表面析出現象を利用したセラミックス・ 金属複合材料の開発に関する研究

1992 年

土佐正弘

はじめに

タービンブレードに代表される高温機器用材料には、現在、主に金属系材料が単独 で使われているが、エネルギー効率を高めるために作動温度を最高限界まで高めるこ とが要請され、ほとんどの金属材料の使用限界温度まで達している。このような限界 を越える過酷な高温腐食環境に対応できる新素材として、金属材料にセラミックスを コーティング、あるいは、固相接合した金属・セラミックス複合材料が注目されてい る。この複合材料は、セラミックスの欠点である脆さを靭性のある金属で補うととも に金属の欠点である高温腐食性と高温強度を高温耐食性に優れたセラミックスで補う ことができ、このために次世代高性能耐熱材料となるものと期待されている。

しかしながら、金属材料とセラミックスは、原子結合状態、機械的強度特性などの 材料物性がそれぞれ異なるために、両者を物理的、化学的に接合することはむずかし い。そこで、このような異種物質の接合、及び、密着を可能にするキイテクノロジー として、材料表面、及び、接合界面での組織や構造を制御できる技術の開発が重要と なっている。

表面析出現象は、金属を高真空中で加熱することにより、金属内に含まれている微 量の元素や化合物が、その表面で析出する現象であり、この表面析出現象によって表 面組成はバルク層とは著しく異なったものとなる。例えば、鋼中に化合物が析出して いる低炭素鋼やステンレス鋼のような鉄基合金を真空中で加熱すると、合金表面に窒 化物や炭化物等のセラミックスが析出し、数原子層から数百人の被覆層が2次元的に 均一に形成される。したがって、このように表面析出現象は表面の構造や状態を著し く改変できるので、材料の表面および界面の制御技術への応用の可能性が大きいもの と期待される。

そこで、本研究では、このような表面析出現象を利用して材料の表面や界面の構造 や組成を制御することにより、金属系材料に対するセラミックスのコーティング膜の 密着性の改善、及び、金属材料とセラミックス焼結体の固相接合体の強度の増加を試 み、優れた特性を持つ次世代高性能複合材料の開発をめざした。 目 次

第	1	章		序			論																														
1		1		高	温	材	料	の	動	向	と	セ	ラ	111	ッ	ク]	-	テ	1	V	グ	の	必	要	性	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
1		2		セ	ラ	111	y	2	ス	•	金	属	複	合	材	料	開	発	と	そ	の	問	題	点	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
	1		2	•	1		セ	ラ	III	y	2	J	-	テ	1	ン	グ	•	÷	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
	1		2	×	2		J	-	テ	1	V	1	膜	の	密	着	性	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10
	1		2		3		固	相	接	合	*	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	11
1		3		密	着	性	· 抱	安仁	1 他	ŧĸ	こ景	6 帮	平う	1 7	57	Ęī	面似	副札	斥と	17	Ęī	面札	斤七	Н	•	•	•	•	•		•	•	•	•			14
第	2	章		ス	テ	ン	V	ス	鋼	表	面	に	作	製	L	た	A	12	0	3 E	夷 0	り名	管家	音化	ŧ												
2		1		緒			言				•		•	•	•	•		•	•			•		•			•	•	•			•		•			17
2	-	2		実	験	方	法		•	•	•		•	•	•	•		•	•	•		•						•	•		•		•				17
2		3		実	験	結	果	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•					•	•							•			19
	2		3		1		作	製	L	た	A	12	0	3 B	意の	03	子も	斤	•	•			•		•			•	•					•			19
	2		3		2		A	12	0	з Ш	英 0	D 容	否清	盲性	ŧo	D	平伯	tti																			21
	2		3		3		A	12	0	3 B	友と		SI	JS	5 3	3 2	2 1	自身	岡圭	生材	ह र	- 0	の多	界面	Ũ	•	•	•	•	•				•			22
2		4		考			察																	•	•									•			27
	2		4		1		S	U	S	3	2	1	鋼	の	表	面	組	成			•		•								•						27
	2		4		2		Т	i	С	の	析	出	機	構											•	•			•		•				•		30
	2		4	7	3		密	着	性	改	善	の	機	構									•		•	÷								•			30
2	*	5		結			言	•						•	•	•	•	•		•	+	•				•											33
第	3	章		F	e-	С	- 7	î i	系	合	金	表	面	に	作	製	ι	た	A	12	0	3 U	英の	の落	۲Â	首相	E										
3		1		緒			言																									•					35
3		2		実	験	方	法					•			•								•									•			•		35
3		3		実	験	結	果								•																					•	36
	3		3		1		A	12	0	3 閲	まの) 窖	5 元	計档	E O	D 冒	平伯	fi																			36
	3		3		2		Α	12	0	3 B	इ ट	: 1	4	10			È去	生材	ī č	: 0) 身	早正	ij									+					38
	3		3		3		A	12	0	aB	12	: 4	17	0	2		定去	支柱	22	: 0) 身	早正	Ū														41
3		4		考			察																														44
	3		4		1		F	e-	С	-1	1	合	金	Ø	表	面	組	成																			44

3. 4. 2 TiCの析出による密着性改善の機構・・・・・・・・・・・50	6.3.3 鋼基板の深さ方向の分析・・・・・・・・・・・・・・84
3.4.3 グラファイトの析出による密着性劣化の機構・・・・・・・51	6.3.4 純鉄基板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88
3.4.4 イオウの偏析による密着性劣化の機構・・・・・・・・・・52	 6.3.5 TiC膜の密着性評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90
3.5 結 言・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52	6.4 考 察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92
第4章 ステンレス鋼表面に作製したSiaN4膜の密着性	6.4.1 TiCの表面析出機構 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4.1緒言・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55	6.4.2 TiNの表面析出機構 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4.2 実験方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55	 6.4.3 SUS304鋼と純鉄の析出挙動の相違・・・・・・・・・93
 3 実験結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56 	 6.4.4 TiC膜の密着性改善・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93
4.3.1 作製したSi3N4膜の分析 ・・・・・・・・・・・・・・56	6.5 結 言・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94
4.3.2 Si ₃ N ₄ 膜の密着性の評価 ・・・・・・・・・・・・・・・57	第7章 AlaOa焼結体とステンレス鑼の固相接合
4.3.3 Si ₃ N ₄ 膜とSUS321鋼基板との界面 ・・・・・・・・58	7.1 緒 言・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.4考察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61	7.2 実験方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.5 結 言・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63	7.3 実験結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第5章 ステンレス鋼表面に作製したTiC膜の密着性	7.3.1 接合性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98
5.1 緒 言・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65	7.3.2 接合体の作製と接合力の測定・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100
5.2 実験方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65	7.3.3 接合界面の分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 5.3 実験結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67 	7.4 考 祭・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103
 5.3.1 TiC膜の亀裂の発生挙動・・・・・・・・・・・・・・・・67 	7.4.1 接合強度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 103
5.3.2 TiC 膜とSUS321 鋼基板との界面 ・・・・・・・・・・68	7.4.2 接合機構・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 104
5.4 考 察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7.5 結 言・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 105
5. 4. 1 TiCの析出による密着性改善の機構 ・・・・・・・・・・・・・・・71	第8章 総 括・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107
5.4.2 傾斜組成構造による密着性改善の機構・・・・・・・・・・・71	参考文献・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [1]
5.5 結 言・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76	発表論文題目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 115
第6章 Ti ⁺ イオン注入したSUS304ステンレス鋼と純鉄の	謝 辞••••••••••••••••••••••••••••
表面組成とその表面に作製したTiC膜の密着性	
6.1 緒 言・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77	
6.2 実験方法····································	
 3 実験結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80 	
6.3.1 注入Ti ⁺ の状態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80	
6.3.2 鋼基板表面の組成変化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82	

1.1 高温材料の動向とセラミックコーティングの必要性

タービンブレードに代表される高温機器に使用される金属材料は、その特性として、 主として高温強さと耐高温腐食性が要求される。材料特性のうち比較的穏やかな腐食 環境においては、高温強さにより決まる使用限界温度が、耐高温腐食限界の温度より 低いため、高温強さの方がより重要な材料特性となる。しかしながら、燃焼ガス中に 硫黄化合物やハロゲン化合物などを含み激しい加速酸化を起こすような環境中では、 耐高温腐食性が重要となる。表1.1¹⁾に代表的な高温機器における腐食環境とその 環境下で起こる腐食現象を示す。ガスタービンやポイラー、または、各種エンジン、 ごみ焼却炉などの高温機器は、各種燃焼ガス中で使用され、そこでの腐食雰囲気は、 O₂、N₂、CO、CO₂、H₂O、SO₂、ハロゲン化合物などから構成されるために、 非常に激しい腐食環境となっている。さらに、金属材料の高温腐食挙動は、以上のよ うな化学的環境のみならず、熱的環境、力学的環境にも依存する。例えば、装置の起 動、停止にともなって加熱、冷却が繰り返されると、金属とその表面に生成した酸化 膜の熱膨脹係数の差により、保護性の酸化膜が破壊されるため、高温腐食が加速され る。また、多くの装置は回転による遠心力、または振動による繰り返し応力など、高 荷重下にあり、このため、酸化皮膜が破壊され、高温腐食が加速される。表1.2²⁾ に、ガスタービンブレードにたいして、想定されている化学的環境、熱的環境、及び、 力学的環境をまとめて示すが、高温強さと耐高温腐食性のなお一層の向上が要求され ていることがわかる。

発電用ガスタービンや航空機用ジェットエンジンなどはその出力を増すために作動 温度を高めたいという強い要請があり、そのためにタービンブレードやディスクに使 用される材料には常に高温強さと耐高温腐食性の改善が要求されている。実際、これ までにガスタービンの作動温度の上昇は材料の改善とブレードの冷却設計の改善によ り、達成されてきた。図1.1³⁾は種々の耐熱合金の耐用温度の上昇をグラフにまと めたものである。なお、耐用温度は応力15kgf/mm²のもとで360ks でクリープ破断 を生じる温度で示してある。材料それ自体の改善による耐用温度の上昇は著しく、こ の30年余りの間に約 300Kの上昇を示していることがわかる。Ni基合金が耐熱合金

表1.1 高温の腐食環境と腐食現象1)

機器またはプロセス	腐食環境	腐食現象	主要使用材料・ 表面処理
ガスタービン 航空機用動翼 発電用動翼	金属温度~1300K; 燃焼ガス(O ₂ , CO, H ₂ O, SO ₂ などを含む複合雰 囲気); Na ₂ SO ₄ 系溶融灰の付着; 遠心力, 熱応力の負荷 金属温度~1050K; 燃焼ガス; V 化合物・Na ₂ SO ₄ 系溶融灰の付着; 遠心力, 熱応力の負荷	複合雰囲気中におけ る高温酸化,高温硫 化腐食;エロージョ ン 複合雰囲気中におけ る高温酸化,高温硫 化腐食,パナジウム アタック;エロージ	Ni 基耐熱合金; Cr, Si などの表面 被覆 Ni 基耐熱合金; Cr, Al などの表面 被覆
蒸気タービン動翼	高温高圧水蒸気 (~840K, ~24.6 MPa)	 ヨン 高温高圧水蒸気によ る酸化; エロージョ ン 	フェライト系ステ ンレス鋼
ボイラ 過熱器管(火炎側) 過熱器管(蒸気側) 空気み熱果たど	金属温度~880K; 燃焼ガス(燃焼 方法によっては, ボイラ内で局部 的に還元性雰囲気の生ずることが ある.); V化合物・Na ₂ SO ₄ 溶融 灰の付着(石炭燃焼の場合にはFe, K化合物が多い.) 蒸気温度~840K; 圧力~25 MPa	複合雰囲気中におけ る高温酸化,高温硫 化腐食,パナジウム アタック,浸炭;エ ロージョン 水蒸気酸化 広磁素占成金	Cr-Mo 鋼, オー ステナイト系ステ ンレス鋼
全丸ア熱器など 自動車 排気ガス用サーマ ルリアクタ	温度470K以下; 硫酸硬相 温度~1370K; 燃焼ガス (Pb, P, S Cl Br 化合物の左右): 加熱 冷	「東政路京商支 複合雰囲気中におけ る高温酸化:PbO に	14日並納 フェライト系,オ ーステナイト系ス
触媒コンバータ	却の繰返し; 振動 温度~1120K	よる加速酸化 複合雰囲気中におけ る高温酸化	テンレス鋼; Cr, Al 表面被覆 フェライト系,オ ーステナイト系ス テンレス鋼
どみ焼却炉ボイラ過 熱器管	燃焼室温度1020~1220K; 燃焼 ガス(重油燃焼ボイラに比較して SO ₂ は少ないが, HCl, Cl ₂ が著 しく多い. 局部的に還元性雰囲気 になることがある.)	 複合雰囲気中における高温酸化,特に, HCl, Cl₂による加速 酸化,アルカリ溶融 塩による高温腐食; エロージョン 	Cr-Mo 鋼; Cr 表 面被覆
石油精製・石油化学 原油蒸留	温度 570~720K; 常圧 または 減 圧; H ₂ S, HCl の発生	硫化	Cr-Mo 鋼; 溶融 Al めっき

表1.2 ガスタービン動翼の作動環境2)

	₽ F	動	瑕	境	現	象
化学的環境		- V				
過剰空気 燃料中の 燃焼空気	率 不純物(硫) 中の不純物	責) (海塩粒子)		~12% 通常0.01%,許容0.03% ~1 ppm	高温酸化, 高 化(全面, 局 合金組成の恋	温硫 部);
圧 力 流 速				~2.5MPa ~600m·s ⁻¹	表面の粗雑化	
熱的環境						
燃焼ガス	温度		-	~1 670 K	拡 散	
金属温度			100	~1 320 K	組織変化	
局所的温	度こう配 度変化			~200 K · mm ⁻¹ ~100 K · s ⁻¹	機械的応力の	発生
力学的環境						
遠心力				~170MPa	繰返しひずみ	
場所的, i ガス流速,	時間的応力ご 異物の混り	:う配		±30MPa ~600m·s ⁻¹	被覆の割れ, エロージョン	はく常

の主流となっているが、これは r'相(NisAl)と呼ばれる高温強度の高い結晶が 生成するためである。この r'相の体積率が増加するほど合金のクリーブ破断強さが 増すことが知られている。また、Ni基合金の耐高温腐食性を改善するためには、Cr が添加されており、合金表面にCr2O3という優れた保護性酸化皮膜が均一に形成さ れる。しかしながら、耐高温腐食性に寄与するCrはr相中には多量に固溶しうるが、 r'相への固溶は少ないので、r'相の体積率が増加するとr相の体積は減少し、そ の結果、合金に添加しうるCrは減少する。Crを飽和以上に添加すると別の相を析出 し、高温強さを劣化させる。また、r相、r'相を固溶強化するため、Mo、Wを添 加すると、その分だけCrの固溶量は減少する。さらに、Moの存在は合金の耐高温腐 食性を著しく害する。このように、耐熱合金で要求される特性である高温強度と高温 耐食性は、相反する傾向がある。現在、一般に用いられているNi基合金は、高温強 度を高めることを目的に合金設計がなされ、改良が加えられているために、高温耐食 性に関しては必ずしも満足すべきものでない。そこで、強い高温強度を保ったまま、 高温耐食性を向上させるためには、合金自体に手を加えずに合金表面について高温耐 食性を目的とした処理が必要となる。



図1.1 耐熱合金の耐用温度の変化3)

- 4 -

高温腐食環境に対する表面処理法として、セラミックスをコーティング、あるいは 固相接合した金属・セラミックス複合材料の開発が注目されている。この複合材料は、 セラミックスの欠点である脆さを、靭性に優れた金属で補うとともに金属の欠点であ る高温腐食性を高温耐食性に優れたセラミックスで補うことのできるものと期待され ている。そこで、まず、1.2では、各種蒸着法の利点と欠点を検討し、セラミック コーティングに適切なプロセスを選定した。

金属・セラミックス複合材料の作製の問題点は、金属材料とセラミックスは、原子 結合状態、機械的強度などの材料物性がそれぞれ異なるために両者を物理的、化学的 に接合することが難しいことである。そこで、この問題を解決するキイテクノロジー として、セラミックス系材料と金属系材料の表面、および、両者の接合界面の構造や 組成を制御できる方法の出現が待たれている。この制御法としては1.3で述べる表 面析出現象が有望であると考えられる。これは、表面析出現象が、合金表面を容易に セラミックスで覆うことができる点で、表面の著しい改質手法となるものと予想され るからである。したがって、この表面析出現象の表面界面制御技術への応用は、金属 系材料に対するセラミックスのコーティング膜の密着性の向上、及び、セラミックス /金属固相接合体の作製に結びつき、さらには、次世代耐熱合金の有力な候補となる 優れた特性を持つ高性能複合材料の開発につながるものと期待できる。

- 5 -

1.2 セラミックス・金属複合材料開発とその問題点

表1.3 PVDの3種類の被覆法の比較表4)

1.2.1 セラミックコーティング

蒸着法は、種々の材料を基板の表面にその形状の制約をあまり受けずに被覆できる 気相プロセスである。そこで、この蒸着法を耐熱・耐食・耐摩耗性に優れる材料であ るセラミックスの被覆法として利用することにした。高融点物質であるセラミックス を金属表面に蒸着法により被覆する方法としては、主に、溶射法、化学蒸着法(CV D法)、及び、物理蒸着法(PVD法)の3つの方法が挙げられる。溶射法は、アー クやプラズマ等の熱源を用いて金属やセラミックス等の粉末を溶かして材料表面に吹 き付けることにより被覆膜を作製する方法である。CVD法は、高温に加熱された基 板表面に、反応ガスを流すことによってセラミックスの反応生成物を膜状に析出被覆 する方法である。PVD法は真空中で膜成分を原子状、あるいは、分子状の形で飛散 させ、これを基板表面上に析出被覆させる方法である。

これらの方法の中で、PVD法が以下の点で他の2者よりも優れている。 ①被覆セラミックスの選択の自由度がきわめて大。②基板温度を低温から高温まで任 意に変えて、膜構造の制御が可能。③高純度の膜が得られる。④蒸着物質と雰囲気ガ スとを反応させることにより、反応生成物膜の作製が可能。⑤優れた密着性が得られ る。⑥基板表面と同じ様に平滑な被覆膜が得られる。⑦工程の連続化、あるいは、複 合化などのプロセス設計が容易。⑧有害物を使ったり、生成されることがないので、 無公害である。

PVD法には、主として、真空蒸着、スパッタ蒸着、及び、イオンプレーティング の3つの方法がある。PVDの3種類の被覆法の比較表と装置の蒸着動作の模式図を 表1.3と図1.2 にそれぞれ示す⁴⁾。真空蒸着はプラズマを使っていないのに対し、 スパッタ蒸着、及び、イオンプレーティングの2つの方法はプラズマを積極的に利用 している。すなわち、イオンや中性粒子を作って、その働きを利用している。これに より密着性の良い皮膜を得ることができる。金属表面に異種材料であるセラミックス を被覆する場合には、セラミックコーティング層と下地金属基板との密着性をいかに して高めるかが重要な課題となっている。そのためセラミックコーティングには、ス パッタ蒸着、及び、イオンプレーティングの2つの方法を用いることが適切である。

	真 空 蒸 着	スパッタ	イオンプレーティング
	抵抗加熱 電子ビー」	DC RF	抵抗加熱 電子ビーム
コーティングされる物質			
低融点金属	できる	できる	できる
高融点金属	できない できる	できる	できない できる
高温酸化物	できない できる	できる	できない できる
粒子エネル 蒸発原子イ	0.1~1 e V	1~10 e V	0.1~1 e V
ギーオン			数百~数千 e V
堆積速度 µ/m	0.1~3 1~75	0.01~0.5	0.1~2 1~50
膜の外観	光沢 光沢~半光沢	半光沢~つや消し	半光沢~つや消し
密度	低温では低密度	高密度	高密度
ビンホール	低温では多い	少ない	y to vi
基板と膜の境界層	熱拡散処理をしなけれた	£ かたりシャープ	拡散層がある
密 着 度	あまりよくたい	かたりよい	非常によい
膜の純度	蒸発材の純度による	ターゲット材の純度によ る	蒸発材の純度による
つきまわり	広発源に直面する面にの) (限度内で) すべての面	(ある限界内で) すべて
(複雑な形状に対して)	みコートされる	に完全につくが電極構造 により制約がある	の面に完全につく
コーティング前の基板の	真空中加熱ガスまたは少	イ スパッタエッチング	スパッタエッチング
表面処理	ロー放電クリーニング	(逆スバッター)	(プロセス中も行われて
			いる)
通常用いられる圧力 (Torr)	10 ⁻⁵ ~10 ⁻⁶	$1.5 \times 10^{-1} \sim 2 \times 10^{-2}$	$2 \times 10^{-1} \sim 5 \times 10^{-3}$

スパッタ蒸着法は、スパッタリング現象を利用したコーティング法である。スパッ タリング現象は、固体の表面に高エネルギーの粒子を衝突させると、その固体の表面 の原子分子が、それらの高エネルギー粒子と運動量を交換して表面から外へはじき出 される現象である。このようなスパッタリング現象を用いた蒸着法の中でもっとも簡 単な方法は2極直流スパッタ蒸着法である。この方法は、真空チャンパー全体を放電

- 6 -

-7-





(h) イオンプレーティング法

(c) スパッタ法(直流)

図1.2 PVD装置の動作の模式図⁴⁾

管として、放電用のガスを導入し、2極直流のグロー放電を行うことにより、陰極面 (ターゲット)から放出されたスパッタ原子が、ターゲットに対面する陽極面(基板) 上に堆積して被膜を形成させる方法である。2極直流スパッタ法は簡便な方法である が、放電時のガス圧が高かったり、また、正イオンの帯電のためにセラミックスのよ うな絶縁体のスパッタリングができないという欠点があった。この問題点を解消する 方法として考えられたのが高周波スパッタリング装置である。この装置の開発によっ て、Al2O3やSi3N4等の蒸気圧の低い絶縁体の被膜が作製できるようになった。こ のプロセスは、絶縁体ターゲットに高周波電圧が印荷されると、ターゲットはほんの 僅かの時間、正になることはあっても、大部分の時間は負電位になっていることを利 用している。高周波スパッタリングの蒸着速度を上げるための方法として、高周波マ グネトロンスパッタ蒸着法が挙げられる。この方法は、ターゲット下部に磁石を配置 することによってターゲット上に不均一な曲がった磁力線を漏洩させるもので、ター ゲット面に水平なこの磁力線と直交する電界により電子をターゲット上を旋回さるこ とによって放電電流密度を高めることができ、このために高い蒸着速度が得られる。 そこで、本研究では、このようにセラミックスを容易に被覆できる高周波マグネトロ ンスパッタ蒸着法をA12〇3(第2章と第3章)とS13N4(第4章)の各被覆膜作製 に採用することにした。

Mattoxによって開発されたイオンプレーティング法^{5).6)}は、真空蒸着法に比べ、 素着膜の密着性が強く、また、比較的密着性に優れているスパッタ法よりも、蒸着速 度が格段に早いという長所を持っている。イオンプレーティング法は、雰囲気ガス中 で気体放電を起こさせ、蒸発粒子をイオン化させて活性状態にして、これを雰囲気ガ スと反応させることよりセラミックス被覆膜を作製するコーティング法である。この 被覆法は、セラミックス皮膜は金属蒸気と活性ガスとの化学反応で作るが、基板表面 は、スパッタリングのエッチング効果で洗浄するという真空蒸着法とスパッタリング 法とを混合した方法であるために、膜の析出速度が速くなるとともに、膜の密着性も 増大するという利点を持っている。また、蒸着源から見た影の部分への回り込みが比 較的大きいため、歯車やねじなど複雑な形状の基板への被覆も可能となっている。本 研究では、このように高周波マグネトロンスパッタ法よりも高速で密着性の高いセラ ミック皮膜が得られるイオンプレーティング法をTiCの皮膜作製法に採用すること にした。 1.2.2 コーティング膜の密着性

基板上に作製したセラミックコーティング膜の機械的性質としては、密着性、硬さ、 内部応力、弾性などが挙げられるが、この中で、密着性がセラミック被覆材の実用上 の性能を左右する最も重要な特性である。密着性を表す因子としては、ミクロ的には ファンデルワールス力の大きさがあり、マクロ的には接着性を示す濡れ性の大小があ る。さらに、実用上の観点からは皮膜の剥離や割れの有無や大きさなどがある。

ファンデルワールス力は皮膜原子と基板原子の相互作用の中で最も一般的に存在し ているものであり、永久双極子の配向、誘導双極子の発生、分散効果などを含んでい るが、この中では分散効果が大部分を占める7)。この分散効果によるA原子(皮膜)と B原子(基板)との相互作用エネルギーはA原子とB原子との距離の-6乗に比例する。

マクロ的に考えると表面の濡れ性は密着性と関係があり8)、表面をよく濡らすもの は密着性が良い。表面エネルギーの大きな物質の表面を表面エネルギーの小さい物質 で覆うと濡れが生じやすくなり、このことは密着性が良くなることを示す。

しかしながら、PVD法を用いて作製したセラミック皮膜の密着性の良否に大きく 影響する要素には、実用上、上述した以外の混合、拡散、また、投錨効果が挙げられ る。PVD法により膜を作製する際には、基板表面に高速粒子の入射や放出が起きる。る。その接合方法は、一般に加熱や加圧などの操作が、単独、もしくは、複数、組み このため、膜原子と基板原子の混合や相互拡散等が生じ、膜・基板界面の急峻性が緩 慢になったり、界面が消失したりする。このために、密着性はパルクの凝集性に近く なり、界面が急峻なものよりも優れたものになる?)。雰囲気や基板中のガス分子が拡 散し、膜・基板界面化合物の中間層が形成される場合にも密着性が増加する10)。ま た、基板表面の凹凸に膜が入り込み、ちょうど錨を降ろしたように膜が基板に固定さ れると、密着性が高まることがある。これは釘打ち作用、あるいは、投錨効果と呼ば れている機構である11)。

を貼り付けて、膜を引っ張ったり、引き剥したりするのに要する力やエネルギーを求ために、金属系母材の変形・寸法精度が低下しにくく、母材の特性劣化も少なくてす めるという引張り法や引き剥し法などが挙げられる12)。しかしながら、この方法は、むとともに、セラミックス母材の破壊につながりやすい残留応力も小さくなるので、 ガラス板上の金属膜などに代表される低い密着性を評価する方法が大部分で、スパッ良好な接合部が得られる。このような理由で、セラミックス/金属接合には、固相/ タ蒸着膜やイオンプレーティング膜のような優れた被覆膜の密着性を評価するために 液相系接合法がもっとも多く採用されている。ろう材としては、インジウムやTi-は、直接、力を膜に加えて引き剥がさなければならない。スパッタ膜などに適用でき Niなどの金属系ろう材とB2O3-PbO-ZnO系やCaO-Al2O3-MgO-B2O3

る方法としては引掻き法13)・14)や圧痕法15)がある。これらの手法は半定量的な機械 的手法であるが、その測定が容易なために一般的によく用いられている。引掻き法は、 針を膜に押し付けながら荷重をかけて動かし、引掻きによって膜を基板から引き剥す のに要する限界荷重を求める方法である。圧痕法は、荷重をかけた圧子によって生じ た膜の圧痕割れの形状から密着性を評価する方法である。耐熱セラミック被覆膜の密 着性を測定する場合には、試料を加熱冷却することにより、熱膨脹の差を利用して膜 の密着性を評価する熱的手法16)がある。この方法では物理的に意味のある量に結び 付けるのは難しいが、実用的に有効な被覆膜の密着性に対する評価が得られる。

本研究では、このように熱サイクルを利用した衝撃試験を被覆障の密着性評価法(第2章、第3章、第4章、第5章、第6章)として採用し、また、加熱前後の密着性 の変化の観察(第3章)には引掻き法を用い、さらに、イオン注入により界面が改質 された場合の密着性の評価(第6章)には圧痕法も用いることにした。

1.2.3 固相接合

固相接合は、セラミックスと金属の異種物質のバルク同士を接合するプロセスであ 合わさったものからなる。このため、固相接合プロセスは、スパッタ蒸着法などの気 相被覆法に比べ、接合する材料の表面形状に制約があるものの、スパッタ蒸着装置な どの特殊な機器を必要としないので、容易に大型のセラミック/金属接合体を作製す ることができる。接合時の加熱によって液相を生じる場合と固相のままである場合と により、固相/液相系接合法と固相/固相系接合法の2種類に分類できる。固相/液 相系接合法はいわゆるろう付である。以下、各種接合法について説明する。

ろう付法は金属とセラミックスとの間にろう材を挿入し、加熱により、ろう材を溶 蒸着膜の密着性の測定法は、一般的には、膜の表面に接着剤でテープやリヴェット 融し接合を行なう方法である。ろう付法を用いることにより、低い温度で接合できる

系の酸化物系ろう材がある。ろう付法の一つであるテレフンケン法は、Mo、Mo-M nやWなどの微粉末と有機バインダーの混合物をセラミックスの表面に塗布して、加 湿水素中でメタライジング処理を行なった後、さらにNiメッキし、ろう材を用いて 金属と接合する方法であり、現在最もよく使用されている接合法である。その他には、 蒸着法があるが、この方法は、セラミックスをその表面を加熱しながらTiやMoの蒸 着によりメタライジングした後、銀ろうなどのろう材を用いて金属と接合する方法で、 高い接合強度が得られている¹⁷⁾。

固相/固相系接合法は、接合界面の構造から接合法を大きく分類すると、2種類に 分かれる。一つは、接合界面に拡散相や反応相が形成される接合で、もう一つは、単 分子、または、数分子オーダーでの直接接合である。このプロセスも接合を容易にす るために加熱しながら加圧することが多い。この方法は、ろう付けやテレフンケン法 などと比べ、複雑な中間相の作製を行なわなくてすむ分、簡単であるが、比較的高温 での加熱が必要であるという問題点がある。表1.4にこの接合法の基礎的データベ ースとして、金属とセラミックスを高温で接触接してみた場合に、その接触面の状態 がどのようになるかについてまとめた例を示す^{18),19)}。酸化物系セラミックスには 4タイプの状態に分類されるが、炭化物系セラミックスと窒化物系セラミックスは、 界面で反応層を形成して接合する場合が多いことがわかる。

本研究では、このような界面層をあらかじめ形成するプロセスを省くことができる とともに、界面層の形成がほとんどなく接合体が界面の構造や特性に左右されるにく いプロセスとして、表面析出現象の固相接合体作製への応用(第7章)をめざした。

表1.4 セラミックスと金属との接触界面の状態(Ar中、2073K)^{18).19)}

新しい層が明らかに界面 で形成されるタイプ	Be-Al ₂ O ₃ , Be-MgO, Nb-BeO, Si-Al ₂ O ₃ , Si-MgO, Ti-MgO,
酸化物の界面が金属によ り浸食されるタイプ	T i - B e O, T i - A 1 2O3, T i - T i O2, T i - Z r O2, T i - MgO, Z r - A 1 2O3, Z r - MgO, Z r - T i O2,
金属が酸化物の結晶粒界 に沿ってペネトレーショ ンを起こすタイプ	Be-Al ₂ O ₃ , Be-BeO, Be-MgO, Be-ThO ₂ , Be-ZrO ₂ , Mo-Al ₂ O ₃ , Nb-BeO, Nb-MgO, Nb-ThO ₂ , Nb-ZrO ₂ , Si-Al ₂ O ₃ , Si-BeO, Si-ThO ₂ , Ti-Al ₂ O ₃ , Ti-BeO, Ti-MgO, Ti-ThO ₂ , Ti-ZrO ₂ , Zr-Al ₂ O ₃ , Zr-BeO, Zr-ThO ₂ , Zr-ZrO ₂
界面には組織変化が見ら ないタイプ	$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$

表1.5 金属1g原子当たりの化合物の生成自由エネルギー(Kcal at 1000K)²⁸⁾

金属を高真空中で加熱すると表面には金属中に含まれている微量の不純物が単層偏 析し、表面組成はバルク層とは著しく異なったものとなる。通常含まれている微量の 不純物の中ではイオウがもっとも表面活性であるため、表面にイオウが偏析した状態 が金属にとって安定な状態となり、他の元素は偏析しても、最終的にはイオウに置換 されてしまう。しかし、低炭素鋼やステンレス鋼のように鋼中に化合物が析出してい るような場合には、高真空中で加熱すると表面にグラファイトや炭化物がある程度厚 く析出し、表面を被覆することがある。そこで、このように著しい表面組成変化をも たらす現象を表面界面制御技術として用いることができれば、金属表面へのセラミツ クコーティング膜の密着性強化とセラミックスと金属との固相接合体作製に応用でき るものと期待される。

固体内部に存在する元素が表面に濃縮する場合の駆動力は、元素が固体内部に存在 している時の歪みエネルギーが表面に偏析した際にどれだけ緩和されるかということ と、表面に偏析した際に表面自由エネルギーがどれだけ小さくなるかということに依 存している20)。このような駆動力により表面に元素が偏析する現象は、平衡論的に は気体の吸着と同様に取り扱うことができ、表面での偏析サイトの構造を基本にした モデルにより次の2つのタイプの適応例がある。一つは、Langumuir-McLeanモデ ル21)であり、表面の偏析サイトは等価で、偏析原子間の相互作用はない場合である。 このモデルとしては、鉄単結晶中の微量の炭素の(100)上への偏析が挙げられる22)。 この場合には、Fe表面に偏析した炭素間には相互作用はないと考えられる。他の一 つは、Fowler-Guggenheinモデル²³⁾であり、表面の偏析サイトは等価、単層偏析で、(1)SUS304ステンレス鋼にホウ素(B)と窒素(N)を添加した鋼や、チタン 偏析元素の間に相互作用がある場合である。このモデルの適応例としてはFe(110) 上へのグラファイトの偏析24)やFe(100)上へのイオウの偏析がある。表面に化合物 の析出がない場合、このイオウの2次元的な偏析がセラミックス/金属の界面に悪影 響を及ぼす。(第2章~第5章)

表面に3次元的析出が起きると2次元的な偏析層は排除されることがある。この場 合、どのような化合物がどの程度厚く合金表面に析出するかということは、現在まで のところ明かではないが、定性的には、化合物の生成自由エネルギーの大きさから推 測することができる。

	Fe	Ni	Cr	Ti	Nb	Mn	В	Si
c	FeS	1/3 Ni3S2	CrS	TiS ₂	NbS2	MnS		
5	-24.6	-13.3	-35.0	-62.0	-69.0	-51.0		
0	FeO	NiO	$\frac{1}{2}$ Cr ₂ O ₃	TiO	NbO			SiO2
0	-49.5	-35.6	-103.9	-106.7	-78.6			-174.3
D	1/3 Fe3P	⅓ Ni₃P					BP	
r	-13.2	-14.3					-23.7	
N	1/4 Fe4N	⅓ Ni₃N	$\frac{1}{2}$ Cr ₂ N	TiN	1⁄2 Nb2N	¼Mn₄N	BN	1/3 S i3N4
14	+2.5	+6.5	-6.2	-58.1	-17.6	-0.5	-38.9	-32.7
C	⅓ Fe3C	⅓ Ni₃C	1/2 Cr23 C6	TiC	⅓ Nb₂C	⅓Mn7C3	½ B₄C	SiC
0	-3.8	+2.1	-4.0	-41.3	-20.5	-3.7	-4.2	-15.6

□は表面析出する化合物、[]は共偏析する元素の組み合わせを示す。

表1.5に金属1g原子当たりの化合物の生成自由エネルギーを示す。これは文献²⁶⁾ にあるもっとも低次の化合物について計算したものである。この値を合金表面に存在 する非金属原子と金属原子の相互作用の指標と考えると、ある程度、定性的に共偏析 や表面析出の結果を説明することができる。

(Ti)を含有するSUS321ステンレス鋼を真空中で加熱すると その表面に、 それぞれ、窒化ホウ素(BN)^{27),28)}や(炭化チタン)TiC²⁹⁾が析出する。BN やTiCは、生成エネルギーが大きいため表面に析出することができる。

(2) SUS347を真空中で加熱すると(ニオブ) NbとNが共偏析する²⁵⁾。NbCや NbNは生成自由エネルギーがそれほど大きくないために、イオウ(S)の存在する 安定な表面では析出することはできず、最終的にはSに置換されてしまう。しかし、 (3) Nh-Nの相互作用はCr-Nの相互作用より大きいため、Nb-Nの方が安定な共偏 析をする。また、

(4) Ni. FeとPは共偏析することが予想される。しかし、一方、SiaN4の生成自由 エネルギーはかなり大きいにもかかわらず、SUS304 (Si:0.46%)を真空中 で加熱した時⁶⁾、Siは全く表面析出も共偏析もしない。

このようにこの値から析出や共偏析現象を必ずしも十分に説明しうるとは言えない が、ある程度の定性的な説明は可能である。表面析出の場合にはさらに表面に核生成 する際の表面自由エネルギーの変化を考慮する必要がある。また、酸化物や硫化物は、質に優れ、各方面で使われ、その範囲は多岐に及んでいる。特に高温での長所として その生成自由エネルギーが大きいにもかかわらず、表面析出や共偏析は認められない。は、融点が高く(~2050℃)、硬度が劣化しにくい(800℃でも室温硬さの約 これは、SやOの拡散がCやNに比較して遅く、また、非常に化合物が安定であるた めにバルク内に安定して析出してしまうためであると考えられる。

ある厚みを持って表面析出層が安定して形成されるものは、現状ではBNとTiC だけであるが、析出BNには気体が吸着しないという特性を持つため、真空用容器材 料の表面改質には向いている28)が、密着性強化には不適当であると考えられるので、 本研究では、TiCの析出をセラミックス/金属複合材の界面の構造改善に応用する ことにした。

第2章 ステンレス鋼表面に作製したAl2O3膜の密着性

2.1 緒言

Al2O3はセラミックスの代表的存在であり、高温における機械的性質と化学的性 92%を保持)ために高い耐摩耗性が保持できることと、各種溶融金属に対する耐食 性や腐食性ガス中での耐酸化性に優れた点である。

本章では、物理蒸着法の高周波マグネトロンスパッタ法を用いることで、コーティ ング膜としてA12O3膜をステンレス鋼表面に室温で作製し、そのA12O3膜の密着性 に対して表面析出現象が及ぼす影響とその機構を検討するとともに、Al2O3 膜の密 着性を改善することをめざした。

2.2 実験方法

基板は市販のオーステナイト系ステンレス鋼のSUS304とSUS321である。 この2種類の鋼の化学組成を表2.1に示す。SUS321とSUS304の相違点 は添加元素である丁iの含有量にある。SUS321では丁iが0.42%添加されている が、SUS304はTiを0.003%とほとんど含んでいない。この2種類のステンレス

表2.1 SUS304 鋼とSUS321 鋼の化学組成 (mass%)

	T i	С	S i	Mn	Р	S	N i	C r	Fe
SUS304	0.003	0.07	0.51	0.99	0.033	0.008	8.60	18.12	bal.
SUS321	0.420	0.04	0.81	0.93	0.033	0.006	9.81	17.29	bal.

鋼を真空中で加熱すると、Tiの含有の有無によって表面組成の変化が異なり、SU S304表面にはSが偏析するが³⁰⁾、SUS321表面にはTiCが析出する²⁹⁾。 用いた基板の形状は厚さ0.8 mm、10mm平方の板である。この基板をエメリー紙、ダイ ヤモンドペースト(0.25µmφ)で研磨し、アセトン中で超音波洗浄を行なった。

蒸着法として高周波マグネトロンスパッタ法を用いた。ターゲットには、純度99.9%のAl₂O₃焼結体を用い、SUS3O4、及び、SUS321を基板として、0.53 Paのアルゴン雰囲気中でAl₂O₃を蒸着した。主な蒸着条件を表2.2に示す。

基板表面にAl₂O₃膜を作製後ただちに、蒸着室に連結している加熱室へ移した。 この加熱室内において、試料を傍熱加熱によって10⁻⁶ Pa以下の真空中で、昇温速度 1K/sで1100Kまで加熱し、3.6ks保持した後、2K/s の冷却速度で降温することに より、Al₂O₃膜の密着性の評価試験を行なった。

表2.2 スパッタ蒸着条件

試料の表面組成の分析には、最小電子ビーム径3 μ mの走査型オージェ電子分光分 析器(AES:PHI社製 model-545)を用い、また、表面に存在する元素の結 合状態の分析には、マグネシウムのK α 線をX線源としたX線光電子分光分析器(X PS:PHI社製 model-558)を用いた。作製したAl₂O₃膜の結晶構造解析に は、透過型電子顕微鏡(TEM:日立社製H700H)を用い、Al₂O₃膜の化学量 論組成の分析には、電子プループ微小分析器(EPMA:日本電子社製JXA733))を用いた。密着性試験後の表面形状の変化は走査電子顕微鏡(SEM)により観察し た。なお、Al₂O₃膜の膜厚については、密着性試験には 0.7 μ m、TEM用には 0.2 μ m、EPMA用には4.2 μ m、AESとXPS用には12nmとした。また、TEMでの 構造解析用としては、プロムメタノール液によりAl₂O₃ 膜を蒸着基板から剥離した ものを用いた。

2.3 実験結果

2.3.1 作製したAl2O3膜の分析

ターゲット	焼結アルミナ (99.9%)
ターゲット形状	1インチ径、8mm厚
基板・ターゲット距離	4 0 mm
排気方式	ターボ分子ポンプ(150 & /s) + ロータリーポンプ
ベース真空度	10 ⁻⁵ Pa台
スパッタガス	高純度アルゴンガス(99.999%)
スパッタ圧	0.53 Pa
基板	SUS304、及び、SUS321ステンレス鋼
基板温度	雰囲気
高周波周波数	13.56 MHz
高周波電力密度	5.1 W/cm ²
素着速度	0.2 nm/s
膜厚	12nm、0.2µm、0.7µm、及び、4.2µm

表2.1の条件で基板上に作製したAl₂O₃膜について、AESによる表面分析を行なった。その結果を図2.1に示す。スパッタガス成分のArを除いてA1とO以外



図2.1 基板上に作製したA12〇3膜のAESスペクトル

の元素のスペクトルは観察されず、また、A1と〇のスペクトルの形状は、それぞれ、スペクトルの重なりのためであるとは考えられない。したがって、蒸着により作製し これまで報告されているAl2O3のA1とOの形状³¹⁾とよく一致している。しかしな たAl2O3膜は酸素不足のAl2O3であると考えられる。Al2O3を蒸発させると、気 がら、EPMAを用いて純度99.9%のAloOa焼結体を基準として、作製したAlaOa 膜のA1とOの組成比を測定したところ、A12O2.48の非化学量論比であることがわ 法で、Arにより酸化物をスパッタリングすると、一般に酸素不足の酸化物蒸着膜が かった。そこで、XPSを用いてA1の2pとOの1sの各結合エネルギーの値を測 定すると同時に、A1(純度99.9%)、A12O3焼結体(純度99.9%)、及び、A1 を15%硫酸浴中にて15Vで陽極酸化して得られたAl2O3について、その結合エネルギ -の各値と比較した。これらの測定値をまとめて表2.3に示す。ただし、XPSで

表2.3 蒸着A|₂O₃、陽極酸化A|₂O₃、A|₂O₃焼結体、及び、A|の XPSで測定したAl2pとOlsの結合エネルギー値と半値幅(eV)

	Al		0		
	エネルギー	半值幅	エネルギー	半值幅	
蒸着Al2O3	75.8	2.3	532.5	2.6	
陽極酸化A12O3	78.2	2.5	535.2	2.7	
Al2O3焼結体	78.5	2.4	535.4	2.6	
AI	73.5	2.3	-		

測定される結合エネルギーの値には±0.5 eV程度の誤差が含まれていることが報告 されており32)、本実験で各元素の結合状態を同定する時は、この程度の誤差を考慮 して行なった。焼結体と陽極酸化膜とは、A1の2pとOの1sのエネルギー値がそ れぞれよく一致しているが、蒸着により作製したAl2O3膜の各元素のエネルギー値 2.3.2 Al2O3膜の密着性の評価 はこれらのエネルギー値よりも小さくなっている。しかしながら、各エネルギーのス ペクトルの半値幅は変化しておらず、A12O3膜の各元素のエネルギー値、すなわち、 ステンレス鋼表面に厚さ0.7µmのA12O3膜を作製し、1100Kで3.6ks 保持した後、

相ではAl2O3は大部分がAlOとして存在することが報告されている33)。スパッタ 形成されることが報告されている³⁴⁾。Al₂O₃をスパッタ蒸発させると部分的にAl 原子とO原子に分解して空間中へ飛ばされるが、A1原子の質量に比べて軽い質量の 酸素原子の方が雰囲気のAr分子と衝突散乱されやすく、基板に到達しにくくために 基板表面に成長する膜は〇が少なくなると考えられる。ここでは説明の便宜上、この 非化学量論比の蒸着膜をAl2O3膜と表記する。

Al2O3膜の結晶構造をTEMによる透過電子線回折法により観察すると、図2.2 に示される単一のハローパターンが得られた。これはスパッタ蒸着過程は、気体の状 態が急冷凝固したようなもので、アモルファスもしくは微細結晶構造が形成されたた めであると考えられる。



図2.2 Al₂O₃膜のTEMによる透過電子線回折像

各元素のエネルギーのスペクトルのピーク位置のずれは、ピーク位置の異なる複数の 急冷した。この温度変動によって生じたAl2O3膜の形状変化をSEMを用いて観察

した。その結果を図2.3に示す。SUS304上のAl₂O₃膜は,部分的に剥離し、 また、割れの入っている個所もみられるが、SUS321上のAl₂O₃膜にはそのよ うな欠陥は全く存在せず、被覆膜として有効性を保持し、健全であることを示してい る。この結果から、SUS321上のAl₂O₃膜の方が、SUS304上のAl₂O₃膜 よりも密着性が優れていることがわかる。



図2.3 加熱によって生じたAl2O3膜の形状変化のSEM像

2.3.3 Al₂O₃膜とSUS321 鋼基板の界面

SUS321上に作製したAl₂O₃膜の密着性がSUS304上のAl₂O₃膜よりも 優れている原因を調べるために、Al₂O₃膜をl2nm 蒸着したSUS321と、これを l100Kで3.6ks 焼鈍したものについて、アルゴンイオンでスパッタリングしながら(加速電圧:3kV)、AES、及び、XPSを用いて深さ方向の化学分析を行なった。

図2.4にAl₂O₃膜を作製したSUS321の焼鈍前の試料の深さ方向の組成分布を 示す。縦軸はオージェピーク高さで、横軸はアルゴンイオンスパッタリング時間であ る。Al₂O₃膜中では、AlとOのピーク高さはほぼ一定の値をとるが、 スパッタリ ング時間が約3.0ksの付近、すなわち、Al₂O₃膜とSUS321基板の界面付近で急 激に減少する。一方、ステンレス鋼の代表的成分としてのFeのピーク高さは、その 界面付近から急激に増加し、その後、一定の値になる。このことからAl₂O₃膜の深 さ方向の組成は界面まで均一であり、かつ、界面における拡散や反応が生じていない ために、界面近傍の組成変化が急峻であることがわかる。



図2.4 Al2O3膜を蒸着したSUS321の深さ方向の組成分布

Al₂O₃を蒸着したSUS321を1100Kで3.6ks保持後急冷した試料の深さ方向の 組成分布を図2.5に示す。加熱前には検出されなかったTiとCが、Al₂O₃ 膜と鋼 基板の界面と、その界面の近傍、さらに、Al₂O₃膜内に存在していることがわかる。 TiとCの各組成分布のピーク高さは界面で最大となっており、界面近傍からステン レス鋼内部に向かって緩やかに減少している。以上の結果から、SUS321内部か ら拡散してきたTiとCは、Al₂O₃膜とSUS321基板との界面に濃縮すると共に、 一部、Al₂O₃膜中を拡散し、膜表面にまで到達することがわかった。



図2.5 Al2O3膜を蒸着したSUS321の加熱後の深さ方向の組成分布

このように分布している各元素の化学結合状態の深さ方向の変化をXPSを用いて 調べた。表2.4にはA1の2p、Oの1s、及び、Cの1sの各結合エネルギー値の変化 を、また、図2.6にはTiの2p_{3/2}の結合エネルギーのスペクトル変化をそれぞれ示 す。測定は、図2.5においてスパッタリング時間のOks、1.2ks、及び、4.8ksの各 時間に対応する深さについて、それぞれ行なった。比較試料として、市販のTiCの

表2.4 Al2p、Ols、及び、Clsの各結合

エネルギー値の深さ方向の変化 (eV)

スパッタ時間 (ks)	Al	0	С
0	76.2	532.8	283.3
1.2	76.3	532.6	283.4
4.8	-	-	283.2



図2.6 Tiの2p3/2の結合エネルギーの深さ方向のスペクトル変化

焼結体(純度99.9%)とTiO₂(純度99.9%のTi板を大気中、1200Kで0.6ks焼鈍酸 化して作製)のTiの各エネルギー値も併記した。Al₂O₃膜の最表面(スパッタ時間 ゼロ₅)では、表2.4に示すようにAlの2p、Oのlsの各結合エネルギー値は、それ ぞれ、表2.3に示すステンレス鋼上に作製したAl₂O₃膜のAlとOの各値とよく一 致しており、真空中加熱によるAl₂O₃膜の化学結合状態の変化は観察されなかった。 また、Cの1sの値もTiCのCの値と一致していることから、TiCがAl₂O₃膜表面 にも存在していることがわかった。しかし、図2.6に示されるようにTiの2p_{3/2}の 結合エネルギーのスペクトルは2個の異なるピークを持ち、それらはTiCとTiO₂ のTiの2p_{3/2}の結合エネルギーのスペクトルの各ピークと一致している。したがって、 Al₂O₃膜の最表面に存在するTi化合物は、TiCとTiO₂であることがわかった。

A12O3 膜中(スパッタ時間:1.2ks)では、表2.4に示すようにA1の2pとOの1s の各結合エネルギー値は、それぞれ表2.3に示すステンレス鋼上に作製したA12O3 膜のA1とOの各値と一致しており、A12O3膜の化学結合状態の変化は観察されな かった。さらに、図2.6に示すようにTiの2p3/2のスペクトルについてはTiCに対 応するTiの2p3/2のスペクトルのピークの高さが増加し、TiO2に対応するピークの 高さが減少しており、また、Cの1sの値もTiCのCの値と一致していることから Ti化合物はほとんどTiCとして存在していることがわかる。

SUS321 鋼基板内にあたるスパッタ時間4.8ksの深さでは、図2.6に示される ようにTiのスペクトルはTiCに対応するものだけが存在し、Ti化合物はすべてTi Cであるといえる。したがって、析出したTi化合物は、Al2O3膜の最表面では、析 出したTiCとこのTiCが酸化したTiO2とが混合しており、Al2O3膜内、及び、 SUS321内部ではTiCとして存在していることがわかった。

厚さ0.7µmのAl₂O₃膜をSUS321上に作製した場合には1100Kで3.6ks加熱し てみても最表面でのTi化合物の存在はAESで観察されなかった。このことはSU S321内部から拡散してきたTiとCは、Al₂O₃膜が厚いと最表面まで到達しえな いことを示している。また、SUS321上に作製したAl₂O₃膜を焼鈍したものに ついて、透過電子線法を用いてAl₂O₃膜の結晶構造を観察したが、得られた回折像 は、焼鈍前に得られた図2.2に示されるハローパターンと同じものであり、1100K での焼鈍によるAl₂O₃膜の構造の変化は起こらなかったことがわかった。

2.4 考察

2.4.1 SUS321鋼の表面組成

市販のSUS321ステンレス鋼の場合、鋼内部に炭素を安定化させるために丁 が添加されている。321 鋼を真空中1100Kで加熱した時の表面組成の時間的変化を 図2.7²⁹⁾に示す。TiとCの濃度が加熱の初期に急増し、その後、加熱時間と共に 増加し続け、両者の増加傾向は良く一致している。その他、SとOがわずかに偏析し ている。表面に濃縮したTiとCは、最も表面活性であるSにも置換されずに安定に 存在する。1100Kで432ks焼鈍した321鋼のオージェスペクトルを図2.8²⁹⁾に示 す。オージェスペクトルに示されている炭素の形状は、炭化物のスペクトルの形状と 良く一致している³⁵⁾。このことは、TiCが表面に存在していることを示している。 図2,9²⁹⁾にTiCの析出層の厚さの時間変化を示す。表面析出層の厚さは加熱時間 の平方根にほぼ比例して増加し、1100Kで432ks加熱した後には約0.05µmに達する。 化合物が表面に析出する場合には固体内部に析出する場合に比較して、歪みエネル ギーと界面エネルギーの分だけ安定化するために、化合物の固体内における固溶限は 固体内で析出する場合よりも小さくなり、固体内部で析出していた化合物はすべて溶 解し、表面に析出する。また、析出層の厚さは時間の平方根に比例して増加している。 したがって、TiCが表面に析出し成長していく過程は、次のようになっていると考 えられる。まず、固溶していたTiとCがステンレス鋼表面に出てくるに伴い、固体 内部のTiとCの濃度が固溶限以下になる。そして、固体内部で析出していたTiCは 溶解し、TiとCはそれぞれ別々に真空と接する表面まで拡散してくる。このように 表面に出てきたTiとCは表面で再結合し、TiCとなる。析出層の厚さの成長は析出 したTiCの層の中をTiとCが真空と接する表面まで拡散していく過程が律速となっ ており、ステンレス鋼とTiC析出層の界面での析出は非常に遅いものと考えられる。 Fe中におけるTiの拡散係数36)は、Cの拡散係数37)に比べて非常に小さいにもかか わらず、表面にはTiとCが同時に出てくる。これは、TiとCの間の強い相互作用に よってTiの拡散係数が大きくなるのではないかと考えられる。これまで拡散係数が 異種原子との相互作用により変化する例としては、Ni-Cr-C合金中のCrの拡散係 数がCrとCの結合により変化すること³⁸⁾や、CoGa金属間化合物中で、CoとGaが



図2.7 SUS321鋼を1100Kで加熱した時の表面組成変化29)



図2.8 1100Kで432ks 焼鈍したSUS321鋼のオージェスペクトル218)

.



図2.9 TiCの析出層の厚さの時間変化²⁹⁾

対になって拡散するためにCoの拡散係数が変化すること³⁹⁾などが報告されている。 1100Kで432ks加熱し、表面にTiCが析出した試料を同温度で加熱しながら表面を スパッタした場合には、室温でスパッタリングした場合と異なり、TiとCが内部か ら補給される速度が十分大きいため、表面のTiCの析出層は消失しない。

2. 4. 2 TiCの析出機構

Al2O3を蒸着したステンレス鋼基板を加熱すると、Al2O3膜とステンレス鋼の熱

膨脹率 κ の差(Al₂O₃ ~2×10⁻⁸K^{-1 40})、SUS304、SUS321ステンレ ス鋼~2×10^{-5 41})によって膜と基板との界面に応力が発生する。SUS321と SUS304とでは熱膨脹率が同じにもかかわらず、SUS321上のAl₂O₃膜は 健全であったが、SUS304上のAl₂O₃膜は剥離した。このことは、TiCの表面 析出の起こるSUS321上のAl₂O₃膜の方が、TiCの表面析出が起こらないSU S304上のAl₂O₃膜よりも、発生した熱応力に耐える点で密着性が優れているこ とを示している。そこで、この密着性強化機構を調べるために、Al₂O₃を蒸着した SUS321を加熱したものについて、Ti、C、Oの組成と化学結合状態の深さ方 向の変化をそれぞれAESとXPSを用いて調べた。その結果、析出したTiCが、 SUS321内部からAl₂O₃膜内にわたって分布し、Al₂O₃膜とSUS321基板 の界面に濃縮していることがわかった。ただし、最表面では、TiCが一部酸化して TiO₂となっていた。

Al₂O₃を蒸着したSUS321を加熱すると、TiCがAl₂O₃膜とSUS321 基板の界面に析出してくるが、この機構は、TiCがSUS321表面に析出する場 合の機構¹⁰⁾と同じであると考えられる。TiCがSUS321内部に存在するよりも Al₂O₃膜とSUS312基板との界面に析出する方が、ひずみエネルギーが一層緩 和するとともに界面エネルギーが低下するからである。

図2.5に示すように、界面に析出したTiCの濃度は、SUS321基板内部に向 かって緩やかに減少している。これは界面近傍に存在する欠陥やスパッタ蒸着時に基 板表面層に導入された空隙⁴²⁾にTiCが析出していくためであると考えられる。界面 に析出したTiCは、Al₂O₃膜内に基板に垂直な方向に存在する柱状の微細な気孔⁴³ 中に成長し、この気孔を充填していく。さらに、成長し続けたTiCは、Al₂O₃膜の 最表面にまで到達する。この膜表面上に析出したTiCは、焼鈍中時に残留気体と反 応して一部TiO₂になる。AES分析用の試料では、Al₂O₃膜の厚みが12nmと薄く、 TiCはAl₂O₃膜表面まで成長したが、密着性試験用の試料では膜厚が0.7µmと厚く なり、この場合にはTiCはAl₂O₃膜表面まで成長することはなかった。

2.4.3 密着性改善の機構

Al2O3膜の密着性がSUS321上の方がSUS304上よりも優れている原因

は、TiCの析出とその成長形態による。すなわち、加熱によりTiCがAl2O3膜と SUS321基板との界面とその近傍に析出するとともにAl2O3膜内へ成長してい くことで形成される構造が密着性改善に大いに関与しているものと考えられ、TiC の析出による膜の密着性を改善すると考えられる機構としては、次の3種類の機構が 挙げられる。

(1) XPSでは本実験の場合、Al2O3膜と析出したTiCとの間には化学反応の有無 や状態変化が観察できなかった。しかしながら、Al2O3 膜と析出したTiCとの間 にはTi-O-A1の結合が形成することが見い出されている⁴⁴⁾。これは、イオンビ - ム蒸着法によりAl2O3膜をSUS321表面に作製し、1100Kで1時間焼鈍した 後、in-situ でその界面での化学結合状態変化をXPSで分析することで以下の知見 を与えてくれる。まず、表面被覆率で0.3程度Al2O3をステンレス鋼表面に蒸着する と、A1-O-Fe結合が形成される。SUS304の場合には、形成したA1-O -Fe結合は、加熱によりFe-O結合が破断されるが、SUS321の場合には、 A1-O-Fe結合は、加熱により基板内部から表面に拡散してきたTiと反応して より熱力学的に安定なA1-O-Ti 結合に変わる。これを図2.10に模式的に示す。 したがって、本実験の場合にも、SUS321とAl2O3膜との界面に析出したTiC





図2.10 A12O3膜とステンレス鋼の界面反応の模式図44)

と、膜内に成長したTiCがAl2O3と接触し、この接触面でAl-O-Ti結合が形	
成され、この反応がSUS321とAl2O3膜との密着性向上に寄与すると考えられ	2.5 結言
る。本実験では作製したAl2O3膜の膜厚が厚く、また、Al2O3を蒸着した試料を一	
旦大気にさらした後にXPS分析を行なったために、このような界面での精密な化学	市販のステンレス鋼(SUS321とSUS04)上に高周波マグネトロンスパッ
結合状態変化の検出ができなかったものと考えられる。	タ法によりA12〇3膜を作製し、これらを真空中で加熱冷却することでA12〇3膜の密
(2)界面に析出したTiCは、さらにAl2O3膜内の柱状気孔中に成長して、この気孔	着性を調べた。さらに、Al ₂ O ₃ 膜とステンレス鋼の界面組成を分析し、密着性に及
を充填していく。このTiCの成長の形態がAl2O3膜に対する投錨作用が生じるもの	ぼす因子を検討した。その結果、以下の結論が得られた。
と考えられ、さらに、このTiCの充填によりAl2O3膜中の空隙率が低下するために	(1) Al2O3を蒸着したステンレス鋼を真空中で加熱後、室温まで急冷した結果、S
膜自体の抗折力も高まり45)、熱衝撃に対して強くなることが期待できる。	US304上のAl2O3膜は剥離したが、SUS321上のAl2O3膜は健全であった。
(3) 界面近傍からSUS321内部に向かって、緩やかにTiCの濃度が減少してい	このことからSUS321上のAl2O3膜は、SUS304上のAl2O3膜よりも密着
く傾斜組成域が形成されている。この傾斜組成域はAl2O3膜とSUS321基板の	性が優れていることがわかった。
界面の急峻性を和らげ、熱膨脹率の差によって生じる熱応力の界面への集中を緩和す	(2) Al ₂ O ₃ を蒸着したSUS321を加熱後、深さ方向の組成分析と化学結合状態
ることができる18)。	分析をAESとXPSを用いて分析した。その結果、TiCがAl2O3膜とSUS32
以上の密着性改善に寄与すると考えられる3機構によりSUS321上のAl2O3	1の界面、及び、SUS321側の界面近傍に析出し、さらにAl2O3膜内にも成長
膜は加熱冷却作用を受けても、剥離や亀裂などの欠陥が生じず、健全であった。なお	していることがわかった。
この3機構のうちどれが密着性改善に最も寄与するのか、あるいは、寄与する割合は	(3) SUS321の加熱によるTiCの表面析出現象から、Al2O3を蒸着したSU
どの程度なのかは、ここでは示すことはできない。一方、SUS304上のAl2O3	S321を加熱した場合のTiCの析出の機構を説明することができた。
膜には、そのような機構が期待できるTiCの析出が起こらないために、界面やその	(4)このようなTiC析出形態がAl2Oa膜に対して、Al-O-Ti結合が形成され
近傍の構造が熱応力にたいして不安定であり、Al2O3膜が割れたり剥離した。この	るたり、投錨効果が働いたり、応力緩和の傾斜組成層を形成したりすることにより、
機構を模式的に図2.11に示す。	SUS321上のAl2O3膜の密着性が向上したものと考えられる。



-32-

第3章 Fe-C-Ti系合金表面に作製したAl2O3膜の密着性

3.1 緒言

第2章では、Al₂O₃膜を市販のステンレス鋼表面に作製する場合、TiCが表面析 出するSUS321鋼は、TiCが表面析出しないSUS304鋼よりもAl₂O₃膜の 密着性が優れており、これは、膜と基板鋼の界面にTiCが析出することにより膜の 密着性が向上することを明らかにした。そこで、本章では、このTiCの表面析出現 象を用いたAl₂O₃膜の密着性の改善法が、鉄に対するTiとCの添加量を調整して 作製した鉄基合金にも適応できるかどうか検討した。

3.2 実験方法

基板は、純鉄にTiを0.70%、Cを0.14%、あるいは、0.47%添加した2種類の鉄 基合金とした。便宜上Cを0.14%、あるいは、0.47%添加した基板をそれぞれ14C、 47Cとする。その化学組成を表3.1に示す。基板の形状、及び、基板の前処理は、 第2章と同様である。1.3.3で示したように、この2種類の基板の真空中での加 熱による表面組成変化は異なっており、900Kでは、47Cの表面にはグラファイト が析出するが、14Cの表面にはTiCが析出する。さらに、1100Kでは、47C表 面にはイオウが偏析するが、14Cの表面では900Kの場合と同様にTiCが析出する。

表3.1 14C合金と47C合金の化学組成(mass%)

	С	Ti	Si	Mn	Р	S
14C	0.07	0.74	0.01	0.02	0.002	0.0004
47C	0.47	0.71	0.02	0.02	0.002	0.0010

基板表面上へのAl₂O₃膜の作製法とその蒸着条件は第2章と同様である。Al₂O₃膜 の密着性の評価には加熱試験と引掻き試験を用いた。加熱試験については、加熱温度 が900K(保持時間:86.4ks)、及び、1100K(保持時間:3.6ks)の2種類で、昇温 速度は1K/s、冷却速度は2K/s とした。引掻き試験は、表面性測定器(新東科学 社製:HEIDON-14)を用いて、14C上のAl₂O₃膜の加熱前と加熱後の各々について 行なった。引っ掻き用には、サファイヤ製の針(50μ R)を用い、加える荷重は20081、 また、引っ掻き速度は50mm/minとした。表面分析にはAESとXPSを用いた。Al₂ O₃膜の膜厚については、密着性評価には2.1 μ m、AESとXPSを用いた。Al₂ した。また、47Cについては360nm厚のAl₂O₃膜を作製したものも用意した。

3.3 実験結果

3.3.1 Al₂O₃膜の密着性の評価

基板鉄基合金表面に厚さ2.1µmのAl₂O₃膜を作製し、これを超高真空中、1100K で3.6ks 保持した後、急冷した。この熱衝撃によって生じたAl₂O₃膜の形状変化を SEMを用いて観察した。その結果を図3.1に示す。47C基板上のAl₂O₃膜は、 一部分隆起したり、剥離し、また、割れの入っている個所があるが、14C上のAl₂ O₃膜にはそのような欠陥は全く存在せず、健全である。図3.2には、基板表面にA l₂O₃膜を作製し、900Kで86.4ks焼鈍した後急冷し、これによって生じたAl₂O₃膜 の形状変化をSEM像により示す。47C基板上のAl₂O₃膜は、一部分剥離し、ま た、割れの入っている個所があるが、14C上のAl₂O₃膜には、そのような欠陥は 全く生じていない。したがって、900K、及び、1100Kのいずれの温度においても、 14C上に作製したAl₂O₃膜の方が、47C上のAl₂O₃膜よりも密着性が優れてい ることがわかる。

図3.3に、Al₂O₃を被覆した14Cについて加熱前の試料と加熱後の試料につい て行なった引掻き試験の結果を示す。加熱前のAl₂O₃膜は、引掻きによって生じた 溝に沿って亀裂が入ったり、隆起したりしている。一方、加熱後のAl₂O₃膜にはそ のような欠陥は生じていない。したがって、14C上のAl₂O₃膜は、加熱によって、 密着性が向上することがわかった。



14 C



図3.1 1100K加熱により生じたAl2O3膜の形状変化のSEM像



and the second se

14C

47C

図3.2 900K加熱により生じたAl2O3膜の形状変化のSEM像



図3.3 加熱前後のAl2O3膜に対して行なった引掻き試験後の形状

3.3.2 Al2O3膜と14C合金基板との界面

14C上に作製したAl2O3膜が、47C上のAl2O3膜よりも密着性が優れている 原因と加熱処理によって密着性が向上する原因を調べるために、Al2O3膜をl2nm 素着した14Cと、これを1100Kで3.6ks焼鈍したものと900Kで86.4ks焼鈍したもの の3種類について、アルゴンイオンでスパッタリングしながら(加速電圧:3kV)、 AESとXPSを用いて深さ方向の化学分析を行なった。図3.4にAl2O3膜を作製 した14Cの焼鈍前の試料の深さ方向の組成分布を示す。縦軸はオージェピーク高さ で横軸はアルゴンイオンスパッタリング時間である。Al2O3膜中ではAlとOのピー ク高さは、ほぼ一定の値をとるが、スパッタリング時間が約3.0ksの付近、すなわち、 Al2O3膜と14C基板の界面付近で急激に減少する。一方、ステンレス鋼の代表的 成分としてのFeのピーク高さは、その界面付近から急激に増加し、その後、一定の 値になる。このことから、Al2O3膜の深さ方向の組成は界面まで均一であり、かつ、 界面における拡散や反応が生じていないために、界面近傍の組成変化が著しいことが わかる。







図3.5 Al₂O₃膜を蒸着した14Cの1100K焼鈍後の深さ方向の組成分布



図3.6 Al2O3膜を蒸着した14Cの900K焼鈍後の深さ方向の組成分布

Al2O3 を蒸着した14Cを1100Kで3.6ks焼鈍後急冷した試料の深さ方向の組成 分布を図3.5に示す。また、Al2O3を蒸着した14Cを900Kで86.4ks焼鈍後急冷 した試料の深さ方向の組成分布を図3.6に示す。いづれの焼鈍においても、加熱前 には検出されなかったTiとCが界面や界面の近傍、さらに、Al2O3膜内に存在し ている。また、TiとCのピーク高さは界面で最大となっており、界面近傍から基板 内部に向かって緩やかに減少している。また、以上の結果から、14C内部から拡散 してきたTiとCは、Al2O3膜と14C基板との界面に濃縮すると共に、一部、Al

このように分布している各元素の化学結合状態の深さ方向の変化をXPSで調べた。 表3.2には、Tiの2p_{3/2}とCの1sの各結合エネルギー値の変化を示す。測定は、 TiとCが濃縮している深さ、すなわち、スパッタリング時間の2.4ksに対応する深 さについてそれぞれ行なった。また、比較試料として市販のTiC焼結体(純度99.9 %)のTiとCの各エネルギー値もあわせて記載した。濃縮したTiの2p_{3/2}の結合 エネルギー値についてはTiCのTiの2p_{3/2}の値と一致しており、また、Cの1s

の値もTiCのCの値と一致していることから、TiとCは結合して、TiCとして 存在していることがわかる。したがって、Al2O3膜と14C基板の界面に移動した TiとCは結合してTiCとして析出し一部膜内へも侵入していることがわかった。

表3.2 XPSで測定した各TiCのTiの2p3/2と Cの1sの各結合エネルギー値(eV)

	Ti 2₽3×2	C 18
TiC焼結体	455.9	282.8
析出TiC(900K)	455.6	282.9
析出TiC(1100K)	455.7	282.9

3.3.3 Al2O3膜と47合金基板との界面

360nm、及び、2.1µmの各厚さのA12O3膜を被覆した47C基板、及び、無被覆の 47C基板の3試料を900Kで86.4ks焼鈍した。その結果を図3.7に示す。A12O3 を蒸着しなかった47C表面(a)では、析出物が覆われて凸凹状になっている。360nm の厚さの膜を作製した47C(b)については、(a)で見られた析出物が膜を押し上げ、 この結果、亀裂が膜に生じ、また、亀裂の隙間から少し析出物がはみだしている様子 が観察される。さらに、2.1µmの厚さのA12O3膜を作製したもの(c)については、(b) と異なり、膜自体に隆起が観察されずに広い面積わたって剥離が膜に生じ、さらに、 膜の剥離領域、すなわち、膜と基板の界面には、析出物が扁平に広がっていることが 観察される。このことから、析出物が界面に堆積し、膜を押し上げることにより膜の 剥離や割れが生じたことがわかった。膜が360nmと薄い場合には、膜が弾性変形する のは容易であるので、析出による隆起でも剥離は起こらないが、膜厚が増して2.1µm ともなると膜が弾性変形できなくなり、脆性破壊が膜に生じることが示されている。





図3.7 47C基板上に360nm、及び、2.1µmの厚さのAl2O3膜を 作製したものと47C基板の900K焼鈍後のSEM像

(b)

20 µm

Al2O3 を12nm蒸着した47Cを900Kで3.6ks焼鈍後急冷した試料について、図3. 8に、アルゴンイオンスパッタリングによって得られた深さ方向の組成分布を示す。 図3.8(a)に示されるようにグラファイトが析出した領域では、C以外のAl、O、 及び、Feのスペクトルは観測されない。一方、グラファイトが析出しなかった領域 では、図3.8(b)に示されるように、深さ方向の分布は、焼鈍前の分布と同じである。 このことは、膜と基板の界面に析出したグラファイトの厚みはAl2O3膜の膜厚(12nm 以上あり、また、その2次元分布は一様ではないことを示している。

Al2O3膜を47C上に作製した場合について、1100Kで3.6ks焼鈍後急冷した結果 を図3.9に示す。FeのスペクトルとCの小さいスペクトルの下地基板の構成元素 以外には、表面偏析したSのスペクトルのみが観察され、AlとOのスペクトルは全 く検出されなかった。このことから、焼鈍中に基板表面からAl2O3膜がすべて消失 したことがわかる。







図3.9 Al2O3膜を蒸着した47Cの1100K焼鈍後のオージェスペクトル

3.4.考察

3. 4. 1 Fe-C-Ti合金の表面組成

市販のSUS321ステンレス鋼の場合だけでは、どのような条件の合金組成の時 にTiCが析出するのかがわからない。そこで、単純なFe-nC-0.7Ti 系の3元系合 金系を選び⁴⁸⁾、バルクの状態図とTiCの表面析出の関係を調べることにより、一般 的な鉄基合金系においてTiCを表面析出させる条件やTiC表面析出の基本的メカニ ズムを明らかにすることが期待できる。図3.10はバルク合金の相図⁴⁷⁾の上に表面析 出する成分を載せて書いたものである。黒棒はTiC析出、白棒はグラファイト析出、 丸はS偏析を示し、線が太いほど、また、丸が大きいほど表面偏析・析出量が多いこ とを示す。この図からFe-C-Ti系におけるTiC析出傾向を知ることができる。す なわち、TiCを表面析出させるためには、なるべく広い温度範囲にわたってバルク 中にTiCが析出するとともに、FeaCの析出が起こらないことが必要である。この ことから、TiCが安定して表面析出する組成範囲は、[Ti]/[C]<1(原子濃度) となる。一方、[Ti]/[C]>1の成分を持つ合金では、真空加熱した時にグラファ イトが表面に析出したり、イオウが偏析したりする。

このようなFe-C-Ti 系合金において、TiCは単分子層としてではなく、いずれ もある厚さを持った層として表面に析出する。単分子層以上の厚さを持つTiC 表面 析出層が形成される駆動力と機構としては次の2種類が考えられる。まず、第一点は、 TiCがマトリックス内に析出しているために、その周囲の格子が歪んでいることで ある。TiCが表面に移動することによりこの歪みエネルギーが開放される。第二点 は、TiCが非常に小さい粒子としてマトリックス中に分散しているため、TiCの曲 率半径は非常に小さくなり、このためにその界面エネルギーが大きくなることである。 このTiCが合金表面へ移動して、比較的フラットな層として析出することにより、 曲率半径が大きくなり、界面エネルギーが減少する。すなわち、一種のオストワルド 成長が期待される。この間、TiCは分子の形では拡散しにくいので、TiとCに分解 して表面に拡散する。なお、このメカニズムはいずれもマトリックス中にTiCの析 出があることを前提としている。一方、図3.10において、Fe-0.02C-0.7Ti、およ び、Fe-0.14C-0.7Ti合金においては、状態図上マトリックス中にTiCの析出がな



図3.10 TiCの表面析出傾向を描き込んだFe-nC-0.7Ti系状態図47)

い領域においてもTiCの表面析出が起きている。これは、これらの領域においても 実際はマトリックス中にTiCが存在しているからである。

マトリックス中に存在するTiCは、表面へ析出することによって安定化するはず であるが、この際、TiCの分子の形で拡散するとは考えにくい。界面エネルギー、 歪エネルギーの他、表面自由エネルギーをも駆動力として、TiCが表面まで拡散し てきて、まず、単層が表面に形成されると、表面直下のTiとCの濃度が減少して濃 度勾配が発生する。そこでマトリックス内部からTiとCが拡散してくるが、そうす るとマトリックス中のTiとCの濃度が減少するので、内部に析出していたTiCが、 TiとCに分解し、固溶して表面へ拡散していくであろう。

TiCの表面析出速度はマトリックス中での拡散に律速されている。図3.11はFe-0.02C-0.7Ti、及び、Fe-0.14C-0.7Tiの両合金の900Kにおける表面組成変化48) であるが、非常に良く似た挙動をしている。この温度では図3.10からわかるように 両合金ともマトリックスはα相であるからである。一方、図3.12は1150Kでの表面 組成変化⁴⁶⁾であるが、Fe-0.02C-0.7Tiの場合には表面のTiC濃度が急増し、F がほとんど消失してしまうのに対して、Fe-0.14C-0.7Tiの場合にはTiCの増加速 度は小さく、Feの減少も非常に遅い。この結果も状態図から予想されるものと良く 一致する。すなわち、この温度では、Fe-0.02C-0.7Tiは事実上α相であるのに対 し、Fe-0.14C-0.7Tiはかなりのγ相を含むからである。表3.3にα-Fe、及び、 γ-Fe中におけるC、Ti、及び、Sの各拡散係数を示す48).49)。1150Kでは、α-Fe中におけるCとTiの拡散係数がr-Fe中での拡散係数の約100倍となる。この差 が、図3.12(a)、(b)のような差となって表れたものと考えられる。1150Kにおける γ-Fe中のCの拡散係数は、900Kにおけるα-Fe中における拡散係数よりかえって 小さいくらいである。Fe-0.14C-0.7Tiの場合には900K(r領域)でも、1150K(α領域)でもTiCの表面析出速度がほとんど変わらない理由も(図3.11(b)、図3 12(b))、TiとCの拡散係数の大きさがあまり変わらないためであると考えられる。

マトリックス中にはTiCの他に、微小な硫化物や酸化物が析出しているが、硫化 物や酸化物の表面析出は観察されない。Sは表面に偏析はするが、TiCのような厚 さを持った析出物を形成することはない。この原因の一つとして、加熱雰囲気である 10⁻⁷ Pa台の超高真空中においては、硫化物が存在し得るほどSのポテンシャルが高 くないことが考えられる。したがって、たとえ硫化物が表面に析出したとしても、厚







く成長する前に分解してしまうと推定される。さらに、表3.3からわかるように900 Kにおいて、α-Fe中のSの拡散係数はCの拡散係数より5桁も小さく、このように Sのマトリックス中での拡散速度が小さいことも、硫化物の表面析出が観察されない 原因であると考えられる。また、Oのオージェピークも低温ではしばしば現れる。し かし、TiのようにOと親和力の大きな元素を含む合金ではOのピークが特に現れや すく、かつ、それは温度を上げると消失してしまう。したがって、低温で現れるピー クは、マトリックス内部から表面に偏析してきたOのみではなくて、装置内にH₂O として残存していたOとTiなどが反応して生じた酸化物によるものも多いであろう。 高温になるとOのピークが消失するのは、その酸化物が不安定になり、分解・還元し てしまうためであると考えられる。

> 表3.3 α-Feとγ-Fe中におけるC、Ti、 及び、Sの拡散係数(m²·s⁻¹)

-	900K	1150K		
	in α - F e	in α-Fe	in 7-Fe	
С	1.7×10 ⁻¹¹	5. 9×10^{-10}	5. 2×10^{-12}	
Ti	4. 8 × 10 ⁻¹⁸	9. 5×10^{-15}	6. 0×10^{-17}	
S	1. 3×10^{-16}	1. 1 × 10 ⁻¹³	1. 4×10^{-14}	

3. 4. 2 TiCの析出による密着性改善の機構

Al2O3 を2.1µm蒸着した14Cを加熱すると、TiCがAl2O3膜と14C基板 の界面に析出してくるが、この機構は、TiCがSUS321ステンレス鋼表面に析 出する場合の機構²⁹⁾と同様である。TiCが14C内部に存在するよりも膜と基板 との界面に析出する方が、ひずみエネルギーが一層緩和するとともに界面エネルギーAl2O3 が低下するからである。

図3.5に示すように界面に析出したTiCの濃度は、14C基板内部に向かって 緩やかに減少している。これは界面近傍に存在する欠陥やスパッタ蒸着時に基板表面 層に導入された点欠陥中42) にTiCが析出していくためであると考えられる。さら に、TiCはAl2O3膜中に存在する柱状空隙状の微細な気孔中43)に成長し、この気 孔を充填していく。

14C上に作製したAl2O3膜が、47C上のAl2O3膜よりも密着性が優れている 原因と加熱処理によって密着性が向上する原因は、加熱によりTiCがAl2O3膜と 14C基板との界面とその近傍に析出しAl2O3膜内へ成長していくためであると考 えられる。TiCの析出による密着性改善の機構としては、2.4.3で0.7µm厚の Al2O3を被覆した市販のSUS321ステンレス鋼の場合について検討した機構と 同様で、以下の3機構の組合せであると考えれる。また、この機構を図3.13 (a)に 3.4.3 グラファイトの析出による密着性劣化の機構 模式的に示す。

(1) 1 4 C と A l₂O₃ 膜との界面に析出した T i C が、 A l₂O₃ と接触し、この接触面で 反応することでTi-O-A1結合が形成され、この結合が14CとA12O3膜との密着 性向上に寄与する。

(2)界面に析出した丁iCは、さらにAl2O3膜内の柱状気孔中に成長して、この気孔 を充填していく。このTiCの成長の形態がAl2O3膜に対する投錨作用が生じるも のと考えられる。

(3)界面近傍から14C内部に向かって、緩やかにTiCの濃度が減少していく傾斜組 成域が形成されている。この傾斜組成域が、 膜と基板の界面の急峻性を和らげ、熱 膨脹率の差によって生じる熱応力の界面への集中を緩和することができる16)。 以上の3点の機構により、14C上のAl2O3膜は加熱冷却作用を受けても、剥離や 亀裂などの欠陥が生じず、健全であったものと考えられる。



900Kにおけるグラファイトの析出現象は、14C表面へのTiCの析出と同様で あるが、グラファイト析出は体積膨脹を伴うとともにその2次元分布が不均一である。 さらに、析出するグラファイトはAl2O3膜中へ侵入することができず、膜と基板の の界面に堆積していく。このために析出したグラファイトは、Al2O3膜を局所的に 押し上げ、膜を変形させ、膜を破断する。この機構を摸式的に図3.13 (b)に示す。 グラファイトの堆積部分にあたる領域で膜の隆起と割れが生じることがわかる。膜が 厚くなるにつれ、膜の機械的強度が増加するために、隆起などの膜の形状変化を引き 起こすことはなくなるが、膜に弾力性がなくなり、膜と基板界面に層状に堆積したグ ラファイトによって、脆性破壊が生じ、したがって、広い部分にわたって膜の剥離が 生じるものと考えられる。

3.4.4 イオウの偏析による密着性劣化の機構

これがSの偏析によって、Fe-SとAl-Oに分解されることを2.4.3で示した。 破壊するので、膜が熱応力に敏感になる。 このことから14Cの場合でも、膜と基板の界面に偏析したSが、Fe-O-Alを破壊(5)Fe-C-Ti合金のパルクの状態図とTiCの表面析出の関係を検討することに し、膜が基板から分離しやすくなるために、47C基板上に作製したAl2O3 膜は、より、この系においてTiCを表面析出させる条件とその機構を明かにした。 1100Kにおいて、密着性が良くなかったと考えられる。破壊された膜の形状は、半球 (6) TiCの表面析出現象によるAl2O3膜の密着性の改善法が、TiとCの添加量を 状に膨れ上がり、この膨張に膜が耐えられずに、破壊したものと考えられる。この膜調整して作製した鉄基合金系においても適応できることが示された。 の膨張を引き起こす原因としては、膜内に存在する内部応力が考えられる。一般にス パッタ蒸着法により作製される際には、圧縮応力が生じ、膜の基板に対する密着力が 小さいと膜が隆起しやすくなる。したがって、47C基板表面にAl2O3 膜を形成し た場合、加熱により、SがA12O3膜と47Cとの界面に偏析することによって、膜 と47Cの間のFe-O-Al結合が弱められたり、破壊されたりし、さらに、発生した 熱応力も加わることによって、図3.13(c)に模式的に示されるように膜の隆起と剥離 がもたらされたと考えられる。

3.5.結言

作製した2種類の鉄基合金(14Cと47C)上に高周波マグネトロンスパッタ法 によりA12O3膜を作製し、真空中で900K、もしくは、1100Kで焼鈍して急冷するこ とで、Al2O3膜の密着性を調べた。さらに、AESとXPSを用いてAl2O3膜と合 金の界面組織を分析し、密着性に及ぼす各因子を検討した。その結果、以下の結論が 得られた。

 (1) 焼鈍の結果、47CトのAloOa膜は剥離したが、14C上のAloOa膜は健全で あった。このことから14C上のAl2O3膜は、47C上のAl2O3膜よりも密着性が 優れていることがわかった。

(2) TiCがAl₂O₃膜と14Cの界面、及び、14C側の界面近傍に析出し、さら にAl。O。膜内にも成長していることがわかった。

(3) 14C上のAl₂O₃膜の密着性向上の機構は、界面に析出したTiCによって生 じる機構、すなわち、Al-O-Ti結合、投錨効果、及び、傾斜組成層による応力緩利

の3種類の機構が働いたものと考えられる。

(4) 47CとAl2O3膜の界面に析出するグラファイトは体積膨脹を伴うので、膜が ステンレス鋼上にAlaOa膜を作製すると膜と基板の界面でFe-O-Alが形成され、破壊される。また、47CとAlaOa膜の界面に偏析するSはAl-O-Fe結合を

第4章 ステンレス鋼表面に作製したSi3N4膜の密着性

4.1 緒言

窒化ケイ素(SiaN₄)は高温でも機械的・熱的特性に優れたセラミックスである。 その強度は、現行セラミックス中、最も高く、高靭性を持ち(抗折強度:65kg/nm²)、 しかも、1000℃までその特性の劣化がほとんどなく、また、耐熱衝撃性にも優れてい る。さらに、熱膨張係数が小さく(2.6×10⁻⁶K⁻¹)、1800℃以上の高温でも溶解せず に昇華分解するという特質を持っている。第2章と第3章に示したように、TiCの 表面析出現象を利用することによってステンレス鋼などの鉄基合金の基板表面に蒸着 法により作製したAl₂O₃膜についてその密着性を改善することに成功した。そこで、 本4章では、この窒化物系セラミックスとして、Si₃N₄に着目して、そのコーティ ング膜をステンレス鋼表面に作製し、作製した膜の密着性を表面析出現象により改善 することを試み、表面析出現象が酸化物系セラミックス膜のみならず、窒化物系セラ ミックス膜についても、その密着性改善に適応できるかどうか検討した。

4.2 実験方法

基板は市販のステンレス鋼のSUS304とSUS321である。この2種類の鋼 の組成は表2.1に示してあるものと同一である。また、その形状、及び、その表面 処理法についても、第2章に記述してあるのと同様である。被覆膜の作製に用いた素 着法は高周波マグネトロンスパッタ法で、ターゲットには純度99.9%のSiaN4 焼結 体を使用した。主な蒸着条件を表4.1に示す。基板鋼表面にSiaN4膜を作製後ただ ちに、蒸着室に連結している加熱室へ移した。この加熱室内において加熱による膜の 密着性の評価試験(1100Kで3.6ks)を10⁻⁷Pa以下の真空中で行なった。密着性 の機構にかかわる膜と基板の構造を調べるために、表面組成の分析にはAESを、表 面に存在する元素の結合状態の分析にはXPSを、それぞれ用いた。また、作製した SiaN4 膜の組成の同定にはEPMAを用いた。なお、SiaN4膜の膜厚については、 密着性試験には1.0μm、AESとXPS分析用には17nm、さらに、EPMAでの同定 用には5μmとした。

表 4.1 蒸着条件

ターゲット	焼結SiaN4 (99.9%)
スパッタガス	アルゴン (99.999%)
スパッタ圧	0.53 P a
基板	SUS304、及び、SUS321ステンレス鋼
基板温度	600 K
高周波電力密度	5. 1 W / cm ²
蒸着速度	0.3 nm/s
膜厚	17nm、及び、1.0µm

4.3 実験結果

4.3.1 作製したSiaN4 膜の分析

表4.1の条件で作製したSiaN4膜についてAESによる表面分析を行なった結果 を図4.1に示す。蒸着時に混入したと考えられるスパッタガスのArのスペクトル と、SiとNを示すスペクトルだけしか観察されないことがわかる。一方、EPMA の分析結果からは、作製したSiaN4膜の組成は、窒素量がわずかに欠乏している非 化学量論組成のSiaNa.7であることがわかった。そこで、作製SiaN4の構成元素 の化学結合状態を調べるために、XPSを用いてターゲットのSiaN4焼結体(純度 99.9%)のSiの2pとNの1sの各結合エネルギー値を作製SiaN4の各エネルギー値 と比較した。作製膜のSiの2pとNの1sのスペクトルは、いずれもピークは1つだ け観察された。このピークのエネルギー値の測定結果を表4.2に示す。その各ピー クのエネルギー値は、焼結体の各ピークのエネルギー値とよく一致していることがわ かる。したがって、 高周波マグネトトロンスパッタ法を用いて、表4.1の条件で作 製した蒸着膜は、その構成するSiとNが、それぞれ単元素としてではなく、すべて 化学結合して窒化ケイ素の化合物を形成しているものと考えられる。ここでは、便宜 上、蒸着により作製した窒化ケイ素膜をSiaN4膜と表示する。



図4.1 基板上に作製したSiaN4膜のAESスペクトル

表4.2 蒸着Si₃N₄、及び、Si₃N₄焼結体のSiの 2pとNの1sの結合エネルギー値(eV)

	Si 2p	N 1s
蒸着膜	101.6	397.5
焼結体	101.6	397.2

作 4.3.2 SiaN4 膜の密着性の評価

ステンレス鋼基板表面に厚さ1.0µmのSi₃N₄膜を作製し、1100Kで3.6ks保持した後、急冷した。この熱衝撃によって生じたSi₃N₄膜の形状変化をSEMを用いて観

察した。その結果を図4.2に示す。SUS304鋼上のSiaN4膜は一部分剥離した り、また、割れの入っている個所もみられるが、SUS321上のSiaN4膜にはそ のような欠陥は全く存在せず、被覆膜として健全性を保持している。このことから、 SUS321上のSiaN4膜の方が、SUS304上のSiaN4 膜よりも密着性が優 れていることがわかる。



図4.2 加熱によって生じたSi₃N₄膜の形状変化のSEM像

4.3.3 Si₃N₄膜とSUS321 鋼基板との界面

SUS321鋼基板表面に作製したSi₃N₄膜の密着性が、SUS304基板上の

SiaN4 膜よりも優れている原因を調べるために、SiaN4 膜を17nn蒸着したSUS 321 基板と、この蒸着基板を1100Kで3.6ks焼鈍したものの2種類について、アル ゴンイオンでスパッタリング(加速電圧:3kV)しながら、AESとXPSを用いて 深さ方向の化学分析を行なった。図4.3に、SiaN4 膜を作製したSUS321の 加熱試験前の試料の深さ方向の組成分布を示す。縦軸はオージェピーク高さで、横軸 はアルゴンイオンスパッタリング時間である。SiaN4 膜中では、SiとNのピーク 高さはほぼ一定の値をとるが、スパッタリング時間が約40minの付近では、すなわち、 SiaN4 膜とSUS321 基板の界面付近では、急激に減少する。一方、ステンレス 鋼の主要構成元素としてのFeのピーク高さは、その界面付近から急激に増加し、そ の後、一定の値になる。このことから、SiaN4 膜の深さ方向の組成は界面まで均一 であり、かつ、界面における拡散や反応層が生じていないと考えられ、したがって、 界面近傍の組成変化が著しくなることがわかる。



図4.3 Si₃N₄膜を蒸着したSUS321の深さ方向の組成分布

SiaNaを蒸着したSUS321を1100Kで3.6ks焼鈍した試料の深さ方向の組成分 布を図4.4に示す。加熱前の分布と比べ、異なった分布が形成されていることがわ かる。加熱前には検出されなかったTiが鋼内部から界面、さらにSiaN4膜表面にわ たって分布しているが、特に、膜表面と界面とに濃縮していることがわかる。また、 Nの組成変化もTiと同じ傾向を示していることがわかる。Cは表面で濃縮しており、 界面近傍からステンレス鋼内部に向かって緩やかに減少している。また、Feも鋼内 部から膜の表面にわたって存在している。



図4.4 Si₃N₄を蒸着したSUS321の加熱後の深さ方向の組成分布

このように分布している各元素の化学結合状態の深さ方向の変化をXPSで調べた。 表4.3に、Siの2p、Cの1s、Nの1s、Feの2p3/2、及び、Tiの2p3/2の各結合エネ ルギー値の変化を示す。この測定は、図4.4においてスパッタリング時間の30min、 及び、60minの各時間に対応する同じ深さについてそれぞれ行なった。また、比較の ために、TiCとTiN (いづれも純度99.9%の焼結体) について測定したCの1s、N 鋼の熱膨脹率 κの差 (Si3N4 ~2.5×10⁻⁶K^{-1 50)}、SUS304、SUS321

表4.3 各元素の深さ方向の結合エネルギー値の変化(eV)

	Si 2p	N 1s	Ti 203/2	C 1s	Fe 2p3/2
1.8 ks	101.6	397.6	455.2	283.0	706.9
3.6 ks	-	397.7	454.9	283.0	706.8
TiC		=	455.9	282.8	-
TiN	-	396.9	455.8	-	1.1 = 4.1
Fe	-	-	-	-	706.8

の18、及び、Tiの2Da/2の各値と純鉄の2Da/2も記載した。

SiaNa膜中である30minの深さでは Siの結合エネルギーの値は、表4 2に示す ステンレス鋼上に作製したSiaNa 膜のSiの値とよく一致しており、Nの結合エネ ルギーの値はSiaNaとTiNのNの値に、Cの値はTiCのCの値に、Feの値は純鉄 のFeの値に、Tiの値はTiC、及び、TiNのTiの値とそれぞれ一致している。し たがって、この深さではSi₃N₄の他にTiCが存在し、さらに、TiNの存在の可能 性もあることがわかる。さらに、Siが検出されなくなる60minの深さでは、Nの値は TiNのNの値に、Cの値はTiCのCの値に、Feの値は純鉄のFeの値に、Tiの値 はTiC、及び、TiNのTiの値と一致している。したがって、この深さではTiCと TiNが混在することがわかる。

以上の結果から、SiaNaを蒸着したSUS321を加熱すると、界面に基板内部 から TiとCが拡散してきて、一部、結合してTiCとして析出し、さらに、Tiの一 部はSiaNaと反応して、TiNが生成されることがわかった。

4.4 考察

Si₃N₄膜を表面に作製したステンレス鋼基板を加熱すると、Si₃N₄とステンレス

ステンレス鋼~2×10^{-5 411})によって、膜と基板との界面に応力が発生する。SU S321とSUS304とではその熱膨脹率が同じにもかかわらず、SUS321上 のSi₃N₄膜は健全であったが、SUS304上のSi₃N₄膜は剥離した。このことは TiCの表面析出の起こるSUS321上のSi₃N₄膜の方が、TiCの表面析出が起 こらないSUS304上のSi₃N₄膜よりも、密着性が優れていることを示している。 そこで、この密着性強化機構を調べるためにSi₃N₄を蒸着したSUS321を加熱 したものについて、Ti、C、Nの組成と化学結合状態の深さ方向の変化をそれぞれ AESとXPSを用いて調べた。その結果、TiCがSUS321内部からSi₃N₄膜 内にわたって分布し、さらに、一部のTiは、Si₃N₄膜と反応してTiNとなってい ることがわかった。この反応が起こるのは、TiNの生成自由エネルギー(=-58.1) cal/窒素1g原子)の方が、Si₃N₄の生成自由エネルギー(=-24.5 kcal/窒素1g原子) よりも大きい²⁶⁾ためであると考えられる。

SiaN4を蒸着したSUS321を加熱すると、TiCがSiaN4 膜とSUS321 基板の界面に析出してくるが、この機構はTiCがSUS321表面に析出する場合 の機構²⁹⁾と同じであると考えられる。TiCがSUS321内部に存在するよりもS iaN4膜とSUS312基板との界面に析出する方が、ひずみエネルギーが一層緩和 するとともに界面エネルギーが低下するからである。

SiaN4膜の密着性がSUS321上の方がSUS304上よりも優れている原因 は、加熱により鋼内部から拡散してきたTiがSiaN4 膜とSUS321基板との界 面とその近傍にCと反応してTiCとして析出していく過程で、SiaN4と反応してT iNが生成するためであると考えられる。また、界面近傍からSUS321内部に向 かって、緩やかにTi化合物の濃度が減少していく傾斜組成域が形成されている。こ の傾斜組成域はSiaN4膜とSUS321基板の界面の急峻性を和らげ、熱膨脹率の 差によって生じる熱応力の界面への集中を緩和することができる。以上の2点の機構 により、SUS321上のSiaN4膜は加熱冷却作用を受けても、剥離や亀裂などの 欠陥が生じず、健全であった。一方、SUS304上のSiaN4膜は、その界面にTi Cの析出によって形成される反応層と応力緩和層がないために、界面やその近傍の構 造が熱応力にたいして不安定でありSiaN4 膜が割れたり剥離した。

図4.5にSUS304とSUS321上にSi₃N₄膜を作製した場合の密着性を 与える機構の違いを模式的に示す。



図4.5 SUS304とSUS321上にSi₃N₄膜を作製した場合の密着性の機構

4.5 結言

市販のステンレス鋼(SUS321とSUS04)上に高周波マグネトロンスパッ タ法によりSi₃N₄膜を作製し、これらを真空中で加熱冷却することでSi₃N₄膜の密 着性を調べた。さらに、Si₃N₄膜とステンレス鋼の界面組成を分析し、密着性に及 ぼす因子を検討した。その結果、以下の結論が得られた。

(1) Si₃N₄を蒸着したステンレス鋼を真空中で加熱後、室温まで急冷した結果、S
 US304上のSi₃N₄膜は剥離したが、SUS321上のSi₃N₄膜は健全であった。
 このことからSUS321上のSi₃N₄膜は、SUS304上のSi₃N₄膜よりも密着
 性が優れていることがわかった。

(2) Si₃N₄を蒸着したSUS321を加熱後、深さ方向の組成分析と化学結合状態 分析をAESとXPSを用いてそれぞれ分析した。その結果、鋼内部から拡散してき たTiとCが、Si₃N₄膜とSUS321基板との界面、及び、その近傍にTiCとし て析出し、Si₃N₄膜内へ成長して過程で、一部のTiがSi₃N₄と反応してTiNが生 成された。 (3) このようなTiC析出がSi₃N₄膜に対して、基板との結合継ぎ手となるTiNの
 反応層が形成されたり、応力緩和の傾斜組成層を形成したりすることにより、SUS
 321上のSi₃N₄膜の密着性が向上した。

(4) TiCの表面析出現象が、酸化物系セラミックスのみならず、窒化物系セラミックス膜についても、その密着性改善に適応できることが示された。

第5章 ステンレス鋼表面に作製したTiC膜の密着性

5.1 緒言

炭化チタン(TiC)は、高融点(3067℃)で高い硬度を持ち(Hv: 3200kg/mm²)、 耐摩耗性に優れたセラミックスである。従来から工具鋼表面にTiCを被覆すること によって耐摩耗性を向上させ、その工具自体の寿命を延ばすことが行なわれてきた。 第2章から第4章までに示したように、TiCの表面析出現象を利用することにより、 ステンレス鋼などの鉄基合金上に高周波マグネトロンスパッタ法で作製したAl₂O₃ 腹とSi₃N₄膜について、その密着性を改善することができた。そこで、本5章では、 炭化物系セラミックスとしてTiCについて、その蒸着膜をステンレス鋼基板表面に、 高周波マグネトロンスパッタ法よりも蒸着時のまわりこみが良いプロセスであるイオ ンプレーティング法を用いて作製し、この作製膜の密着性を表面析出現象により改善 することを試みるとともに、表面析出現象が、セラミックス全般を対象として、その 素着膜の密着性を改善する普遍的手法として確立できるかどうか検討した。

5.2 実験方法

実験に用いたステンレス鋼はSUS304とSUS321である。この2種類の鋼の組成は表2.1に示してある。また、その基板試料の形状と作製法は第2章に記載してある内容と同様である。SUS321の試料の内、一種類は、あらかじめ1×10⁻⁸ Pa以下の超高真空中において1100Kで86.4ks焼鈍し、その表面にTiCを析出させておいた。

SUS304、SUS321、及び、熱処理したSUS321の各基板表面にTi C膜をイオンプレーテンィング法(活性化反応蒸着法^{51).52)})を用いて作製した。 装置の模式図を図5.1に示す⁵³⁾。装置下部に配置したハース内のTiブロックを270 ⁶ 偏向の電子ビームによって、C₂H₂ガス中で溶融蒸発させ、TiC膜を基板上に形 成した。蒸着時には、ハース上部におかれたプローブ電極に50Vの正の電圧を印加 してガスのイオン化を促進した。また、基板にも4kVの負の電圧を印加した。基板 温度は673Kで、C₂H₂ガス圧は6.5×10⁻²Paに設定した。この条件では、TiC蒸着 速度が約170nm/sとなった。TiCの膜厚は、約0.1µm(深さ方向の組成分析用)と 5.3 実験結果約1.5µm(密着性の評価用)の2種類とした。



図5.1 イオンプレーティング蒸着装置の模式図

X線回折により、膜の結晶構造を調べたところ、作製したTiC膜は(111)面が配向 しており、EPMA分析での結果からTiCo. 87の非化学量論比に示されるCが若干 不足した炭化チタンであることがわかった。本章では、便宜上この非化学量論組成の 炭化チタンをTiCと記述した。

作製した膜の密着性の評価法として熱サイクル法を用いた。高い加熱速度を得るた めに基板の加熱は、基板裏面に熱電子を照射することにより行なった²⁹⁾。TiCを1. 5µm蒸着した基板について、10⁻⁴ Pa以下の真空下で1100Kまで約10K/sの速度で昇 温し、1100Kで1.8ks保持した後、約5K/sの速度で冷却するというサイクルを各試 料間で密着性に差が明確になるまで、最高4回繰り返した。この熱サイクル試験によ り生じたTiC膜の形状変化はSEMを用いて観察し、皮膜形状の劣化の程度から膜 の密着性の評価を行なった。

5.3.1 TiC膜の亀裂の発生挙動

TiCを蒸着したステンレス鋼について、その熱サイクル4回後の表面のSEM像 を図5.2に示す。すべてのTiC皮膜に割れが生じていることが観察される。この割 れの原因は、基板のステンレス鋼の熱膨脹係数が8.0×10⁻⁶deg⁻¹ ⁴¹⁾であるのに対し て、TiCの熱膨脹係数が20.0×10⁻⁶deg⁻¹ ⁵⁴⁾と両者に差があるために、熱サイクル 試験時に発生した熱応力サイクルがと考えられる。しかしながら、大小や長さなど生 じた割れの形状はステンレス鋼の種類や熱処理の有無によってことなることがわかる。



TiC on SUS304

TiC on SUS321

TiC on preheated SUS321

図5.2 熱サイクルによって生じたTiC膜の形状変化のSEM像

SUS304上に作製したTiC膜の割れの幅は、およそ3µmであるのにたいして、 SUS321上のTiC膜の割れの幅は約1µmであり、さらに、熱処理したSUS3 21上のTiC膜の割れの形状については、SUS304上のTiC膜とSUS321 上のTiC膜の割れと比較すると、その割れの幅が狭く、ほとんど伝播しておらず、 非連続であることがわかる。したがって、鋼上に作製したTiC膜の割れは、熱処理 したSUS321、熱処理なしのSUS321、SUS304の順に生じにくくなっ ており、この順にステンレス鋼表面に作製したTiC膜の密着性が優れていることが わかる。

5.3.2 TiC 膜とSUS321 鋼基板との界面

ステンレス鋼表面にTiC膜を作製したものについて、アルゴンイオンを照射しな がらオージェ電子分光分析を行なった。図5.3に各元素(Ti、C、O、Fe、Cr、 Ni)のオージェスペクトルの各ピーク高さの変化を示す。図5.3の(A)はSUS3 04上にTiC膜を作製したもののピーク高さ変化で、(B)はSUS321の場合 のピーク高さ変化である。図5.3の(C)は前処理したSUS321上にTiCを作製 したもののピーク高さ変化で、その界面近傍でのオージェスペクトルを(D)に示す SUS304上にTiC膜を作製したものについては、スパッタ開始後、しばらくは TiとCのピーク高さが一定の値を保ち、この領域が鋼表面に作製したTiC膜であ る。なお、若干の酸素が膜中に存在していることもわかる。さらにスパッタし続け ると、Ti、C、及び、Oのピーク高さが同時に著しく減少する一方、Fe、Cr、及 び、Niのピーク高さが著しく増加する。このピーク高さ変化の著しい領域が、SU S304とその表面に作製したTiC膜との界面である。さらにスパッタし続けると、 Ti、C、及び、Oのピーク高さが減少し続けた後、ほとんど消滅する。一方、Fe、 Cr、及び、Niのピーク高さが増加し続け、一定の値にとる。この一定値の続く領域 がステンレス鋼基板である。一方、TiC膜を前処理したSUS321上に作製した ものは、SUS304上に膜を作製したものに比べ、界面付近での各元素のピーク高 さ変化が緩慢になっていることがわかる。このことは、前処理したSUS321基板 とその表面に作製したTiC膜との界面には、そのスペクトル形状からもわかるよう に、析出したTiCの連続した濃縮層が形成されていることを示している。









5.4 考察

5.4.1 TiCの析出による密着性改善の機構

ステンレス鋼表面に作製したTiC膜の密着性は、下地のステンレス鋼基板とその TiC膜との界面の組成や構造に左右される。熱サイクル試験の結果、前処理したS US321上のTiC膜が最も割れが入りにくく、次いで、SUS321上のTiC膜 が割れが入りにくく、SUS304上のTiC膜が最も割れやすい。このように鋼の 種類や前処理の有無によって、その表面に作製したTiC膜に生じる割れの形状に差 が生じた原因を調べるために、ステンレス鋼とTiC膜との界面における組成分布を オージェ電子分光分析器を用いて観察した。その結果、前処理したSUS321上に TiC膜を作製したものは、SUS321やSUS304上にTiCを作製したものに 比べ、下地鋼とTiC膜との界面とその近傍における各元素の変化の度合いが緩慢で あった。これはTiCがステンレス鋼中の界面近傍に濃縮している傾斜組成領域が形 成されていることを示している。このTiCの傾斜組成層が5.4.2で示すように熱 サイクル試験時に生じた応力集中の緩和に寄与するために、TiC膜に生じた割れが 伝播しにくくなり、また、割れの幅も広がりにくくなったものと考えられる。

なお、本実験では、密着性の評価を熱サイクル試験によって生じた膜の割れから行 なったが、この方法は膜と基板との直接の接合力を測定するものではないが、実用上 の観点からは広い意味での密着性の評価の手法の一つであると考えられる。

5.4.2 傾斜組成構造による密着性改善の機構

TiC膜/ステンレス鋼界面における中間層や傾斜組成層の厚みによって熱サイク ル試験時に発生する熱応力が緩和される機構を簡単なモデルを用いて検討した。ここ では、応力分布形成の単純化のために、熱サイクル試験における加熱時のみの熱応力 発生モデルを考える。熱応力はステンレス鋼とTiC膜の熱膨脹率の差によって生じ る。熱膨脹率の差によって生じる熱応力の大きさやその分布は、金属表面の酸化物皮 腹についてDouglass⁵⁵⁾が求めているのでTiC膜についても同様なモデルを検討した。 ステンレス鋼表面にTiCの均一組成膜が形成される場合を考えると、加熱時の変 形や応力は図5,4に示されるように分布する。図5.4(A)に、TiCを長さLのス テンレス鋼表面に作製した場合の室温θ,における変形や応力分布を示す。Sはステ ンレス鋼でTはTiC膜を表す。θ,では変形や応力は存在しない。Δθ,だけ加熱す ると、図5.4(B)に示される応力が発生する。だだし、膨脹する方向は長さ方向に限 定し、また、TiC/ステンレス鋼界面と反対側のTiC表面んとステンレス鋼表面で は応力は発生するしないと仮定する。αsはステンレス鋼の熱膨脹係数、ατ はTi Cの熱膨脹係数で、前述したようにαs〉ατであるから、ステンレス鋼のほうがTi Cよりも大きく膨脹する。したがって、TiC側の界面ではετだけ膨脹し、ステンレ ス鋼側の界面ではεsだけ縮小するために、TiC/ステンレス鋼界面では剪断応力が 発生する。



図5.4 TiCの均一組成膜が形成される場合の加熱による変形と応力分布

次に、図5.5(A)に示されるように、TiC膜とステンレス鋼の間に、TiCを含ん だ中間層 I が存在する場合を考える。中間層 I はステンレス鋼中にTiCが分散する 層である。この中間層を仮定したのは熱応力緩和機構を簡単に説明するためである。 この中間層の熱膨脹係数の大まかな平均値 α₁は、TiCの組成が連続的に変化すると して、便宜上、α_S>α₁>α_Tと仮定する。図5.5(B)に加熱後の応力分布を示す。 中間層のTiC側では、引張応力が作用してε_{1/T}だけ膨脹し、中間層のステンレス鋼 側では、圧縮応力が作用し、ε_{1/S}だけ縮小し、各界面では、剪断応力が発生する。 しかしながら、中間層の熱膨脹係数がTiCとステンレス鋼の中間の値であるために、 各界面における熱膨脹の差は、中間層の存在しない場合よりも小さくなり、したがっ て、各界面に作用する剪断応力も低下する。このような中間層がTiCとステンレス 鋼の間に形成されることによって、各界面に発生する熱応力が緩和されるものと考え られる。



さらに、この中間層中におけるTiCの組成分布が均一ではなく、図5.6(A)に示 されるように中間層のTiC側からステンレス鋼側に向かって徐々にTiC組成が減少 していく傾斜組成層を形成する場合を考える。 加熱により、図5.6(B)に示される 応力分布が形成され、各界面に発生する剪断応力は一層低下し、TiC膜、中間層、 及び、ステンレス鋼の全体にわたる滑らかな応力分布が形成される。これは、各界面、 及び、その近傍において、組成分布勾配が緩やかであるために、熱膨脹係数 α やヤン グ率Eの変化も滑らかなものになるからである。したがって、密着性に大きく影響す る界面の剪断力を小さくできるので、界面において急峻な組成変動を示す中間層の場 合よりも、中間層中に組成勾配が存在するほうが密着性に優れていると考えられる。





□ ここで、傾斜組成層の厚みによって層内に形成される応力分布を求める。この層を厚
 □ シ さ△ ι のいくつかの層に分割し、各層の間、例えば、i番目の層と(i+1)番目の
 る 層の間に生じる剪断力 S_iは、

S i = W_{i+1} - W_i = $\triangle l$ ($\varepsilon_{i+1} E_{i+1} - \varepsilon_i E_i$) = $\triangle l$ { ($\varepsilon_i + \triangle \varepsilon$) ($E_i + \triangle E$) - $\varepsilon_i E_i$ } = $\triangle l$ { ($\varepsilon_i \triangle E + E_i \triangle \varepsilon$)

(∵△ ε △ E ≃ 0)
 (ここで、W;引張力、E₁; ヤング率、ε;歪)

で求められ、i番目の層と(i+1)番目の層の間に生じる剪断力は、歪 ε とヤング 率Eの差、すなわち、組成の差に依存することが示された。中間層内に組成勾配が形 成される場合には、その勾配が小さいほど、すなわち、傾斜組成層が厚いほど、層内 に発生する応力が減少するために膜の密着性が向上する。熱処理したSUS321に 形成されるTiCの分布はこのような傾斜組成を形成する。

また、未処理のSUS321表面に作製したTiC膜の割れは連続的であり、熱処 理したSUS321上に作製したTiC膜よりも密着性は劣っていた。しかし、その 幅はSUS304上に作製したTiC膜の割れの幅よりも狭かった。これの原因はつ ぎのように考えられる。真空中で加熱するとSUS304の表面にはSが偏析するが、 SUS321表面にはTiCの析出し、表面近傍には析出したTiCの傾斜組成層が形 成される。TiC膜をSUS321上に作製後加熱試験した場合にも、SUS321 とTiC膜の界面にTiCの傾斜組成層が形成される。したがって、この傾斜組成層の 存在により、SUS304上にTiC膜を作製した場合よりも、熱応力が緩和される ためにSUS321上のTiC膜の割れの幅が、SUS304上の割れの幅よりも狭 くなったと考えられる。しかしながら、傾斜組成層が熱サイクル試験時に形成される ために、熱処理したSUS321上にTiC膜を作製する場合に比べ加熱時間が短く なり、熱応力を緩和する傾斜組成層の幅も厚くならない。したがって、SUS321 上に作製したTiC膜の割れは連続的であった。このようにTiCの傾斜組成層を熱処 理のみで形成することにより、鋼上に密着性に優れたTiC膜を得る方法は、ターゲ トの組成を徐々に変化させながら蒸着することにより傾斜組成層を形成する方法55) に比べ、高い内部応力による傾斜組成層の劣化が少なくてすむなど、優れた膜作製方 法であると考えられる。

5.5 結言

SUS304、SUS321、及び、TiCを表面析出させたSUS321の3種 類のステンレス鋼の表面にTiC膜をイオンプレーティング法により作製した後、熱 サイクル試験によって、TiC膜の密着性を評価するとともに、膜の密着性に及ぼす 因子を検討した。その結果、以下の結論が得られた。

の密着性は、その基板を、熱処理したSUS321、SUS321、SUS304と した順に優れていた。

(2) 熱処理したSUS321とその表面に作製したTiC 膜との間には傾斜組成層が 存在しており、この中間層が熱応力の緩和に寄与している機構を簡単なモデルを用い て示すことができた。

(3) TiCの表面析出現象によるコーティング膜の密着性改善法が、セラミック膜全体 にまで拡張できることが示された。

第6章 Ti⁺イオン注入したSUS304ステンレス鋼と純鉄の 表面組成とその表面に作製したTiC皮膜の密着性

6.1 緒言

表面析出法は、高真空中加熱により材料の表面組成を著しく変化することができる 表面改質法である。第2章から第5章までに示したように炭化チタンの表面析出現象。 を応用することによって、AlaOa、SiaNa、及び、TiCの各セラミックスのコー ティング膜の密着性をすべて改善することに成功した。しかしながら、金属中に表面 析出化合物の構成元素であるTiとCを添加させるためには、母材の溶融液中にその 元素材料を溶かし込むというプロセスが必要があり、母材合金の固溶限との兼ね合い (1) 熱サイクル試験の結果、TiC膜に生じた割れの形状を評価することにより、膜や、溶融添加にともなう強度、組織変化の調整などプロセスが複雑化しやすいとうい う問題点がある。このため、容易に母材に析出元素を添加できるようにすることが、 麦面析出法によるセラミックスのコーティング膜の密着性改善法の応用範囲の拡大の ための課題となっている。

> 固溶限の有無にかかわらず元素を常温で強制添加できる非平衡プロセス57),58)と してイオン注入法がある。イオン注入法は、原子・分子をイオン化し、荷電粒子にす ることによって高いエネルギーに加速し、指定の元素を材料表面から特定の深さに叩 き込むという物理的な元素添加法である。この方法は、局所的な、超高温、超急冷、 超高圧状態など非平衡状態での原子挿入、あるいは、原子混合法であるために、従来 プロセスでは困難とされる材料表面、薄膜の微視的構造を熱力学的制約なしに制御で きることが大きな特徴である。シリコンに10-6原子%の微量の元素を所定の深さに 情度良く添加することは、従来の熱拡散法では不可能であったが、イオン注入法はこ の課題を解決し、半導体製造分野に飛躍的な発展をもたらしている。現在、シリコン などの半導体にBやPなどの微量の不純物元素をドープする方法として、ICやLS 「などのデバイスの製造プロセスの中で不可欠な技術となっている。

> そこで、本章では、TiCが表面に析出できるほどにはTiを含有していないSUS 304ステンレス鋼と純鉄について、その各基板表面にTiをイオン注入により添加 し、表面にTiCを析出させることを試み、さらに、この表面析出現象を利用して、 セラミックコーティング膜の密着性を改善することをめざした。

6.2 実験方法

基板として市販のSUS304ステンレス鋼と純鉄を用いた。この2種類の基板の 組成を表6.1に示す。表6.1からわかるように、いづれの基板もTiの含有量は僅 かである。この2種類の基板を真空中で加熱しても、その表面にはTi化合物は析出 せず、イオウの偏析が起こるだけである。

表 6.1 SUS304 鋼と純鉄の化学組成(mass%)

	С	Si	Mn	Р	S	Ni	C r	Ν	Тi
SUS304	0.06	0.46	0.81	0.027	0.007	8.67	18.04	0.033	0.003
純鉄	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.07		0.002	0.004

基板の形状と前処理法は第2章に記述しているものと同じである。図1にイオン注 入装置の模式図を示す。装置は、イオン発生部、加速部、質量分離部、ビーム走査部、 注入試料室、及び、排気系から構成される。Ti⁺イオンを注入する際には、まず、イ オン発生部で、室温では液体であるTiCl₄の塩化物を加熱気化し、高周波放電によ りによりTi⁺にイオン化し、引き出し電圧によりイオンビームとして取り出される。 さらに、イオンビームは加速部により一定のエネルギーにまで加速され、質量分離器 に入る。このイオンビームの中には、Ti⁺以外にCl⁺、Cl²⁺、TiCl⁺、さらに、 不純物として、O²⁺、N²⁺などが混ざり込んでくるが、質量分離器(マグネット)の 作用により特定の質量、すなわち、Ti⁺の質量を持つものだけを高純度に通過させる ことができる。質量分離されたイオンビームは、ビーム走査部で三角波静電界により 掃引して基板に当たるイオンビームの均一性が確保される。

本実験におけるイオン注入の主な条件は、注入直前の真空度が5×10⁻⁵ Pa、基板 温度を室温、加速電圧を150kV、さらに、Ti⁺イオンの注入量を1×10¹⁷ 個/cm²と した。



図6,1 イオン注入装置の模式図

Ti+イオン注入した基板をAES装置内に入れ、10⁻⁷ Pa以下の真空中で加熱しな がら、基板表面の組成変化をAESを用いて観察した。また、基板表面の化学結合状 態の分析にはXPSを用いた。試料の加熱は、第5章に用いた方法と同じ電子衝撃加 熱法を用いた。Ti+イオン注入した基板は室温から1250Kまで階段状に昇温していっ た。すなわち、300K,500K,600K,700Kと段階的に昇温し、700Kから1200Kま では50Kおきに加熱温度を設定した。また、各所定の温度での保持時間は1.8ksとし た。なお、1250Kでは18ks保持した。AESによる表面組成の観察は所定の温度に到 達した時点から0.18ks後に行ない、1250Kでの測定は18ks後にも行なった。

Ti⁺注入基板と、この基板を900K、あるいは、1250Kまで加熱したものを、アル ゴンイオンスパッタリングしながらAES分析することによりその深さ方向の組成分 布を求めた。なお、スパッタリング速度はTa₂O₅で5.0×10⁻¹¹m/sとした。 Ti⁺注入基板へのTiCの蒸着はイオンプレーテンィング法で行なった。蒸着条件 は第5章と全く同じである。TiCの蒸着速度は約0.1μm/minで、また、その膜厚は、 約1.5μmとした。

TiC膜の密着性は、第2章と同じ加熱試験と、さらに、微小硬度計を使用して圧 子による膜の割れ発生の様子から評価した¹⁵⁾。

6.3 実験結果

6.3.1 注入Ti+の状態

表6.2のAにXPSの測定結果を、図6.2のAにAESの測定結果をそれぞれ示 す。測定は、イオン注入した基板とこれを真空中で加熱したものの2種類について行 なった。深さ方向の測定点は、900Kではアルゴンイオンによるスパッタリング開始 後0.18ks (AESとXPS)の時点、1200Kでは0.18ks (AES)の時点、そして、 1250Kで18ks (XPS)の時点とした。ただし、注入基板のXPSとAESの測定は、 約10s間スパッタリングして試料表面の汚染層を除去した後に行なった。

表6.2 Ti+注入鋼と標準試料のXPSの測定結果 (eV)

		状態	T i 2p₃≠₂	C1s	N1s
	097 x 35	注入直後	454.6	and the	1
Α	Ti ⁺ 注入鋼	900K焼鈍	456.0	283.1	-
	CONTRACTOR DE LA CONTRA	1250K焼鈍	455.6		397.3
	and the state	チタン	454.5		
В	標準試料	TiC	455.9	282.8	1.71
	100000	TiN	455.8		396.9



図6.2 Ti*注入鋼と標準試料のAESの測定結果

この測定結果は、市販の純チタン、TiC、及び、TiNの値と比較した。これらの 比較試料についてのXPSとAESの測定結果をそれぞれ、表6.2のB、図6.2の Bに示す。表6.2のAからわかるようにイオン注入した基板のTiの2p3/2のピーク のエネルギー値は、表6.2のBに示す純チタンのエネルギー値と一致している。こ のことから、イオン注入により基板表面に打ち込まれたTi⁺は、注入された時点では 基板試料の構成元素とは全く化学反応を起こさず、自ら電子を獲得することにより、 チタン元素として存在していることがわかる。 一方、AES分析から得られたTiのLMM遷移オージェスペクトルについては、 図6.2のBに示すように、387eVと418eVの2個所にピークを持つスペクトルにそ の特徴が観察されるが、Tiがチタン化合物とならずに金属チタンの単体の場合には、 図6.2のAに示されるように、そのスペクトルのうち387eVのピーク高さが418eV のピーク高さよりも低くなる。

6.3.2 鋼基板表面の組成変化

900Kまで加熱した基板をXPSで測定、TiとCのスペクトルが観察され、そのT iの2DavaとCの1sのエネルギー値は、表6.2のBに示すようにTiCのTiとCのエ ネルギー値とそれぞれよく一致し、基板表面にはTiCが析出していることがわかる。 なお、この時点ではNのスペクトルは観察されなかった。この表面析出したTiCの オージェスペクトルを測定した結果を図6.2のAに示す。CとTiのピークが観察さ れるが、Tiの387eV のピークが418eV のピークよりも高くなる。これは、図6.2 のBに示されるTiCのスペクトルに特有の形状である。さらに、1200Kまで昇温す ると、図6.2のBに示すようにCのスペクトルが消えてなくなり、Tiの387eVの ピークがさらに高くなるが、これは図6.2のBに示されるように、TiNの場合には Tiの387eV のピークとNの387eV が重なるためである。さらに、1250Kで18ks保 持した試料のXPSの測定でも、Cのスペクトルは観測されず、TiとNだけが観察 された。その時点でのTiの2D3/2とNの18のエネルギー値は表6.2のAに示される ように、表6.2のBに示すTiNのTiとNの各値と一致しており、TiNが表面析出 していることが確認できた。したがって、注入Ti+イオンは、加熱することにより、 900KではTiCが表面析出し、さらに1200K以上に昇温すると、TiNがTiCにとっ てかわることが示された。

図6.3に基板を昇温していった時のTi(387eV)、C(272eV)、N(379eV) S(152eV)の各オージェピーク高さの変化を示す。なお、Nのピークは、Tiのピ ークとそのピーク位置がほぼ同じところに存在するために重なってしまうので、Nの ピーク高さは、測定したピーク高さから、TiCのピーク高さを仮定した高さを差し 引いた値とした。図6.3のピーク高さは、所定の温度に達した時点から0.18ks後、 及び、1.8ks後の値である。

試料温度が上昇させていくと、まず、低温域ではCのピーク高さが減少するが、これは、吸着した炭化水素や汚染のCが脱離するからである。500Kまで昇温すると、 Tiのピーク高さが増加しはじめ、Cも600Kあたりから増加しはじめる。Sも少しづ っ増加していく。800Kになった時にTiとCが最大になる。1050KでSが急増し、T iとCが減少する。1100KでSが最大となり、Cは減少し続ける。しかし、Nが増加 しはじめるとともにTiもふたたび増加しはじめる。さらに昇温していくと、TiとN が増加するにつれ、Sが減少していく。しかし、1250Kになると、TiとNが減少し、 また、Sも減少していく。この温度でリンが表面偏析しはじめる。



図6.3 注入304鋼基板の昇温時の組成変化

6.3.3 鋼基板の深さ方向の分析

図6.4にイオン注入した基板について測定した深さ方向のTiとCのオージェピー ク高さ変化を示す。縦軸がピーク高さで、横軸がスパッタリング時間である。最表面 には打ち込まれたTiの低い山と注入時に巻き込まれたCの低い山が存在する。表面 から少し深い所 (スパッタリング時間、100s) にCの高い山が、さらに深い所 (600s) にTiの高い山が存在する。すなわち、150kVで加速されたTi⁺は表面から約3.0×10 ⁻⁸m (スパッタリング時間600s)の近傍に打ち込まれるものが最も多いということを 示している。



図6.4 注入304鋼基板の深さ方向の組成分布

Tiをイオン注入した基板表面には、Tiの他にCも多く存在しているが、このCは イオン注入時に雰囲気中の炭素化合物がイオン化したものが打ち込まれたり、基板表 面の吸着炭素が巻き込まれたりしたものであると考えられる。このCのXPSによる 1sのエネルギー値は、283.5eVであり、表6.2のBに示されるTiCのCの値に近い。 しかしながら、表6.2のAに示すように打ち込まれたTiの2p3/2のエネルギー値は、

表6.2のBに示す金属チタンの値と一致し、TiCは生成されていないことがわかる。 さらに、基板の合金主要元素であるFe、Cr、Niの各2Ps/2スペクトルのエネルギ ー値は、それぞれ、707.4eV、575.0eV、853.1eVであり、一方、イオン注入を行な わない基板のFe、Cr、Niの各値は、707.5eV、574.8eV、853.4eV であり、両者 の値は一致しており、合金元素も炭化物を形成していない。Cが炭化物とならないに もかかわらず、炭化物に近い状態で存在する理由は、照射損傷によるCの電子状態の 変化によると考えられる。イオン注入よりも加速電圧の低いイオン照射であるアルゴ ンイオンスパッタリングでさえも、酸化物や化合物の表面に還元⁵⁸⁾や分解⁶⁰⁾ などの 化学的損傷を与えることが報告されている。したがって、イオン注入時にTi⁺イオン との相互作用により、Cが炭化物に近い電子状態に変化したものと考えられる。この ような機構を調べるために、未注入の基板表面に吸着したCを60s間スパッタリング したものについてXPSでそのCの状態変化を観察した。その結果を図6.5に示す。



Cのスパッタリングによる状態変化

スパッタ前の吸着Cの1sのスペクトルのピークエネルギー値は285.8eV であるが、 スパッタ後は吸着Cのピークの他に283.9eVの低エネルギー側に新しいピークが出現 した。すなわち、アルゴンイオンスパッタリングにより、表面に吸着したCの1sの ピークは一部、低エネルギー側へ状態変化することが示された。したがって、XPS でイオン注入によりTi⁺ とともに打ち込まれたCを観察すると、その1sのエネルギ ー値はTiCのような炭化物に近い値になるが、これは基板成分とCが結合して炭化 物を形成したのではなく、イオン注入時のTi⁺イオンのスパッタ作用によりCが炭化 物に近い電子状態になって巻き込まれるためである。したがって、Cは、注入された Ti⁺と同様に化合物を作らず単体として基板中に存在していることが示された。

図6.6に900Kまで昇温し、この温度で1.8ks間保持したものについて、アルゴン イオンスパッタリングした時のTiとCの各オージェピーク高さの変化、すなわち、



図6.6 900Kで焼鈍した注入鋼基板の深さ方向の組成分布

深さ方向の組成分布を示す。TiとCの深さ方向の分布の形状は一致しており、基板 表面に析出したTiCは内部にまでTiCとなって分布していることがわかる。また、 TiとCの分布には、約0.1ks、0.3ks、及び、0.6ksの3ヵ所に山が存在する。0.6ks の山はイオン注入時の基板のCの分布に対応しているが、0.3ksの山は新しくできた 山である。

図6.7に1250Kまで昇温し、この温度で18ks保持した基板のTiとCの深さ方向の 組成分布を示す。TiとNの深さ方向の分布の形状は一致しており、基板表面に析出 したTiNは内部にまでTiNとなって分布していることがわかる。また、900Kの場 合にみられたTiの3カ所の山のうち、0.1ks、及び、0.6ksの2ヵ所の山が消失し、0. 3ksに対応する山が残ることがわかった。



図6.7 1250 Kで焼鈍した注入鋼基板の深さ方向の組成分布

6.3.4 純鉄基板

純鉄の場合にも、SUS304鋼基板の場合と同様に段階的に昇温しながらAES 分析を行なった。図6.8にTi、C、N、Sのオージェピーク高さの温度変化を示す。 昇温しはじめると、Cのピーク高さが減少するが、600Kぐらいから増加しはじめる。 TiとSは温度上昇と共に徐々に増加する。Cのビーク高さは700K付近で最高となり、 750K位から減少しはじめ、代りにNが増加する。900KでCが観測できなくなり、S が急増する。900Kから1200KまでTiとNは一定の値を保つ。Sの増加も1000Kでと まり、ほぼ一定の値を保つ。1200KでTiとNがふたたび、増加しはじめ、Sが減少 する。1250KでTiとNが最大となるが、1250Kで保持し続けると減少していく。一 方、Sが増加していく。



図6.8 注入鉄基板の昇温時の組成変化

図6.9に注入鉄基板の深さ方向のTiとCの各組成変化(オージェピーク高さ変化) を示す。表面から深さ方向に連続的なTiとCの組成変化が観察されるが、その変化 の分布の形状はあまり一致していないことがわかる。スパッタ開始後、まず、基板の 最表面の近傍にTiとCのピーク高さ変化の山が存在し、つづいて、スパッタリング 時間0.1ks の時点でのやや深い所にはCの山が、さらに、0.7ksの時点での深い所に はTiの山が存在する。Cのピーク高さは1.0ksの時点で、その組成がAESの測定限 界以下になったために観察できなくなった。このような深さ分布の変化については、 その形状が304鋼の変化の形状と同様である。



図6.10には1250Kで18ks保持した基板について深さ方向の組成分布を示す。注入 基板の深さ方向の組成分布変化に示されたTiとそれ以外の元素の不一致が解消され、 TiとNの組成分布変化の形状が一致していることがわかる。このような基板加熱に よる分布形状の変化は、304 鋼と同様の変化であり、Ti注入した純鉄基板表面に 析出したTiNは内部にまでTiNとなって分布していることがわかる。



図6.10 1250Kで焼鈍した注入鉄基板の深さ方向の組成分布

6.3.5 TiC膜の密着性評価

注入基板上に作製したTiC膜の密着性を評価するために、まず、第5章で用いた 熱衝撃試験を行なったが、純鉄と304鋼上のTiC膜の割れの形状は、いづれも、 第5章で示されたものと同様で、明らかな差というものは観察できなかった。そこで、 微小硬度計を用いて圧子によるTiC膜の割れ発生挙動を観察した。その結果の一例 を図6.11に示す。SUS304鋼表面に作製したTiC膜に荷重30gfの圧子を垂直に 押すことにより、圧痕の周囲に円形の被膜割れが発生している。これらの圧痕割れば、 圧痕周辺において皮膜/基板界面にたいして引っ張剥離応力が働き、膜が剥離したも

の⁵⁸⁾で、いわゆるlateral crackである。注入した場合(A)には、未注入の場合(B) に比較してTiC膜の円形割れの径が小さくなっている。このように圧子荷重を30gf まで変化させながら膜の円形割れの挙動を調べた結果を表6.3に示す。基板にTi⁺ イオン注入することによりTiC膜の割れの開始応力は増大し、かつ、一定荷重30gf の時の割れの大きさは縮小することがわかる。以上の結果、SUS304鋼、及び、 純鉄基板にTi⁺イオン注入処理を施すことによりTiC膜との密着性が改善されるこ とが示された。



10 µm

図6.12 微小圧子による注入鋼上のTiC膜の割れ発生挙動

表6.3 圧子荷重とTiC膜の円形割れの挙動関係

基 板	割れ開始時の荷重(g)	30g荷重時の割れ径(µm)
未注入鋼	25	13.7
注入鋼	28	13.0
未注入鉄	14	14.5
注入鉄	16	12.3

6.4. 考察

6.4.1 TiCの表面析出機構

Titをイオン注入したSUS304鋼と純鉄基板を昇温すると、600Kぐらいから、 TiCが表面に析出する。このTiCの析出過程は次のように考えられる。基板表面層 にイオン注入により打ち込まれたTiと注入時に巻き込まれたCが、加熱により歪み エネルギーと界面エネルギーを減らすために表面に拡散し、そこで結合してTiC析 出層が形成される。

800K以上でTiCが表面析出するSUS321に比べ、注入基板の場合には200K 程低温でTiCが表面に析出した。この理由は、表面層に過剰のTiとCの存在による 歪みエネルギーの増大やイオン照射による格子欠陥の形成が、TiとCの拡散速度の 増加をもたらしたものと考えられる。

6.4.2 TiNの表面析出機構

Ti+をイオン注入したSUS304基板の温度が1100K以上になると、析出してい たTiCが減少し、代りにTiNが表面を被いはじめる。この変化はTiCとTiNの熱 力学的安定性から説明できる。1000Kにおける金属1g原子当たりのTiCとTiNの」が表面に拡散することができ、TiCと反応して、表面にTiNが形成されるものと考 生成自由エネルギー26)を比較すると、TiCは-9.87kJで、一方、TiNは-13.9kJ であり、TiCよりもTiNのほうが熱力学的に安定であることがわかる。低温では試 料表面まで拡散できなかったNが、1000Kぐらいになると拡散しはじめ、表面に到達 したNがTiCと反応してTiNが生成されたと考えられる。

SUS321を加熱した場合には、TiCの表面析出しか観測されず、TiNの表面 析出はされなかった。これはSUS321中のTi化合物の析出構造から説明できる。 SUS321のようにTiを含む鋼中ではTiがCやNと結合してTiCやTiNとTi Cが混ざった複合化合物となって析出している⁶¹⁾。このTiNとTiCが混合した複 合化合物の構造については、TiO2を核としてその周囲にTiNが析出し、さらにそ のTiNの周囲にTiCが析出していることが報告されている⁶²⁾。すなわち、この復 合化合物は、内部の核から外部の層に向かって、TiO2、TiN、TiCの3層構造を

形成している。したがって、SUS321を1100Kまで加熱しても、外層のTiCが 徐々に分解していくだけで、TiCよりも内層に存在し、かつ、TiCよりも熱力学的 に安定なTiNは、分解に到らず、TiCだけが表面に析出し、TiNの表面析出が起 こらなかったと考えられる。

6.4.3 SUS304と純鉄の析出挙動の相違

SUS304鋼と純鉄は、表面析出挙動については、TiCとTiNが安定に存在す る温度領域に違いがみられる。TiCの表面析出が始まる温度は、SUS304、純 鉄ともに600Kぐらいであるが、TiCが安定に存在する温度範囲は、SUS304よ りも純鉄の方が狭く、これに対応してTiNが表面析出しはじめる温度は純鉄の方が SUS304よりも低くなっている。

このような析出温度域の違いは、SUS304と純鉄の組織の違いから説明できる。 純鉄はフェライト組織であるのにたいして、SUS304はオーステナイト組織であ る。800Kにおけるα-Fe中のCの拡散係数は、2.46×10⁻⁶cm²/sで、Nの拡散係数は、 5.39×10⁻⁸cm²/sである⁶³⁾。これに対して、SUS304のCの拡散係数は、4.81× 10⁻¹² cm²/sであり⁶⁴⁾、Cと同じ不純物元素であるNの拡散係数もCの拡散係数に近 い値であると考えられる。したがって、純鉄中の方がSUS304中よりも低温でN えられる。

また、1250Kで保持するとSUS304、純鉄ともTiNは減少傾向となるが、こ れは、超高真空中で合金を加熱すると、蒸気圧の高い元素や化合物が表面から脱離す るためであると考えられる85)。

6.4.4 TiC 膜の密着性改善

微小硬度計による圧痕割れ試験の結果から、Ti⁺イオンを注入した各基板に対して TiC 膜の密着性が増加することが明らかになった。Ti⁺イオン注入した基板にTiC 腹をイオンプレーティングで作製する際には、基板表面が高温のTi蒸気やプラズマ に接触するために基板の表面温度が上昇し、このために基板表面層に存在する注入T iが膜と基板の界面に拡散してTiCが析出し、この析出したTiCによって膜の密着 性が増加したと考えられる。この密着性の増加の機構は、第5章に示したように、S US321上に作製したTiC膜の密着性が増加する機構と同じ機構、すなわち、蒸 着膜と基板界面に析出したTiCの傾斜組成構造による応力集中の緩和機構であると 考えられる。

6.5 結言

SUS304ステンレス鋼と純鉄にTi⁺イオンを注入し、これらの基板を真空中で 加熱し表面の組成と元素の結合状態の変化をAESとXPSで観察するとともに注入 基板表面にTiC膜を作製してその密着性を評価した。

(1) イオン注入されたTi⁺イオンは基板表面から約3.0×10⁻⁸mの付近に金属チタンとして存在する。また、注入時に巻き込まれたCはTiよりも表面近傍に存在する。
(2) 注入基板を昇温すると、まず、600K位でTiCが表面に析出し、純鉄では750K位から、SUS304では1100K位からTiCが減少し、かわりにTiNがおおいはじめる。さらに昇温するとTiCが消失し、TiNが表面をおおってしまう。
(3) 打ち込まれたTiは表面に拡散して、注入時に巻き込まれたCや鋼中のNと結合して、TiCやTiNとなって表面をおおう。この時、TiCよりもTiNの方が熱力学的に安定であるために、1100K以上ではTiCは消失し、TiNが析出する。

(4) 純鉄の方がSUS304よりも低温でTiNが析出する理由は、オーステナイト 組織のSUS304よりもフェライト組織の純鉄の方がCやNの拡散速度が速いため である。

(5) 微小硬度計による圧痕割れ試験の結果から、注入基板に対してTiC膜の密着性 が改善できることが示された。

第7章 Al2O3焼結体とステンレス鋼の固相接合

7.1 緒言

次世代の高温機器用材料として、アルミナ(Al2Oa)に代表される耐熱・耐食性に 優れたセラミックスのブロックを金属部品に固相接合した高性能複合材料の開発が行 なわれている。この複合体は、大型高温機器の被覆部材や、セラミックスの材料とし ての特性が金属材料の特性よりも優先される部品など、蒸着による被覆法では対応で きない分野で有望とされている。しかしながら、セラミックスのブロックは、金属材 料とは異なる高融点焼結体であるために、金属系材料の接合に用いられる溶接という 簡便な従来の接合手法が応用できず、セラミックス焼結体と金属の固相接合には特殊 なプロセスが必要となる。

金属とセラミックスの固相接合法としては、高融点金属法や酸化物ソルダー法など が、従来、研究されてきが、これらの方法は、金属とセラミックスの接合体間に作製 した中間層を拡散層や反応層として利用している")。しかしながら、このような中間 層を用いた場合には、その作製プロセスが複雑で、また、高温使用環境下では、接合 界面での拡散や反応が継続しやすく、中間層の高温耐食性が不安定であり、このため に接合強度の低下が起こりやすいという問題点が残っている。一方、中間層を用いな いで固相接合体の作製を試みた例としては、アルミナの場合に、厚さ100 µmのPtや Feなどの金属館を高温中でその間に挟んで接合体を作製した報告がある⁶⁶⁾。しかし ながら、ブロック体同士の固相接合に関しては、Nbとの接合例⁶⁷⁾のみで、一般的な 構造材料である鉄基合金にアルミナを直接固相接合により作製に成功した例はない。 第2章から第6章まで述べてきたように、TiCの表面析出現象を利用することに よりSUS321ステンレス鋼をはじめとする、鉄基合金の基板表面に密着性に優れ たセラミックスのスパッタ蒸着膜を作製することに成功した。これは、1100Kの高温 でも安定したTiCの薄い析出層を下地合金基板とセラミックス膜との界面に形成さ せることによりセラミックス膜の密着性を改善する方法である。そこで、本章では、 このTiC表面析出現象をアルミナ焼結体と金属との固相接合に応用することにより、 高温でも接合界面での構造の劣化が少ないと期待できるセラミアックス/金属の固相 接合体の直接接合による作製を試みた。

7.2 実験方法

実験に用いた試料としては、接合性評価用試料と接合体作製用試料の2種類を準備 した。接合性評価試料としては、その片面が半球状の凸型の純度99.9%のアルミナ焼 結体の10mm平方の平板と、鉄基合金として、市販の厚さ0.8mmのSUS321ステ ンレス鋼から10mm平方に切り出したものを用いた。接合体作製用試料として、アルミ ナについては直径13mm、厚さが5mmの純度99.9%の円盤を用い、一方、ステンレス鋼 については、直径13mmの市販のSUS321ステンレス鋼棒から、40mmの長さに切り 出した丸棒を用いた。321鋼試料の化学組成を表7.1に示す。平板、丸棒のいづ れの321鋼にもTiが含まれており、900K以上の真空中加熱によりTiCが表 面析出する。321鋼とアルミナの各試料の表面についてはエメリー紙とダイヤペー ストで研磨を行ない、アセトン中で超音波洗浄器を用いて、十分脱脂を行なった。

表7.1 SUS321 鋼試料の化学組成 (mass%)

	С	T i	S i	Mn	Р	S	N i	C r
平板	0.04	0.42	0.81	0.93	0.033	0.0006	9.81	17.29
丸棒	0.02	0.20	0.62	1. 73	0.033	0.0008	9.45	17.68

接合性評価装置の模式図を図7.1に示す。半球のアルミナと321 鋼板を、それ ぞれ別の加熱ホルダに取り付け、測温用の熱電対をアルミナにはネジ留めし、321 鋼にはスポット溶着した。試料を取り付けたホルダーを走査型オージェ電子分光分析 器内に設置し、10⁻⁹Torr以下の超高真空まで排気した。この環境下において、 アルミナを321 鋼板に25kgf/nm²の値からで押し付けながら、各試料の裏面から電 子線衝撃加熱により5K/sで昇温し、900K、1000K、1100K、及び、1200Kの各所 定の温度で3.6ks保持した後、1K/sで降温した。得られた接合体をin-situの超高真

空中で引っ張り破断した。この接合体の破断面である321鋼の表面の組成分布は走 査型オージェ電子分光分析器(AES)を用いて観察した。また、破断による試料表 面の形状変化似ついては走査型電子顕微鏡(SEM)を用いて観察した。。



図7.1 接合性評価装置の模式図

接合体作製装置の模式図を図7.2に示す。アルミナの円盤を321 鋼製の丸棒では さみ、測温用の熱電対を321 鋼棒のアルミナに近い側面にスポット溶接し、これを 真空加圧炉内に挿入した後、0.19kgf/mm²、0.26kgf/mm²、0.41kgf/mm²、及び、0.75k gf/mm²の各所定の荷重をかけたまま、1×10⁻³ Pa以下の真空に引いた。この真空を 保持しながら、高周波加熱により約1K/sで昇温し、1100K、1200K、1300K、1400 K、1500K、及び、1600Kの各所定の温度で0.6ks保持した後、0.5K/sで降温した。 こうして得られた接合体について、その接合強度をインストロン引っ張り試験機を用 いてクロスヘッド速度5mm/minで測定した。さらに作製した接合体の接合面に垂直に 切り出したものについて、電子線マイクロアナライザー(EPMA)により接合界面 の組成分析を行なった。



図7.2 接合体作製装置の模式図

7.3 実験結果

7.3.1 接合性

真空中、1000Kにおいて321 鋼基板にアルミナ焼結体を押し付けて接合した後、 引っ張り破断し、その鋼表面での接合領域をSAMで観察した。図7.3に吸収電流 像(ABS)と、A1、O、Ti、及び、Feの各元素の表面分布図を示す。ABS の白い部分とA1とOの分布図が良く一致し、また、TiとCとFeの分布図も良く 一致している。TiとCとFeは、A1とOを取り囲むように分布していることがわ かる。このTiとCは、真空中加熱により321 鋼基板表面に析出したTiCである。 また、この部分の321 鋼とアルミナの各表面のSEM像を図7.4に示す。321 鋼の表面には楕円形状の付着物が存在し、一方、アルミナの表面にはこの付着物と同 様の形状の窪みが生じていることが観察される。したがって、図7.3と図7.4から



図7.3 破断後の321 鋼基板表面における接合領域のオージェ像



 SUS321
 Al₂O₃

 図7.4 破断後の接合領域のSEM像

321 鋼表面の付着物はアルミナの一部が破断により引き契られ鋼表面に残ったもの と考えられる。このことは、1000Kの低温でもアルミナと321 鋼との接合の可能性 がらあることを示している。また、1100K、及び、1200Kでもこのような321 鋼基 板へのアルミナの付着現象が観察されたが、900Kではアルミナの321 鋼への付着 は起こらず、321 鋼表面には押し付けられたアルミナにより形成されたとみられる 窪みだけが観察された。

7.3.2 接合体の作製と接合力の測定

1200K、荷重0.75kgf/mm²で作製した321鋼/アルミナ接合体を図7.5(A)に示 す。接合体はアルミナに亀裂等の損傷を起こさずに作製できた。この接合体は引張り 強度試験の結果、 図7.5(B)に示されるように、321鋼/アルミナ接合体の接合 界面では破断せずに、アルミナ焼結体内部で接合面に対して水平方向に破断が生じて いることがわかる。

図7.6に接合体の作製時の温度と荷重が接合体の接合強度に及ぼす影響を示す。 作製時の荷重が最大となる0.75kgi/mm²では、作製温度が1200K以上で接合体を作製 することができ、また、それ以下の荷重の0.41kgi/mm²、0.26kgi/mm²、及び、0.19 kgi/mm²では、1300K以上で接合体を作製することができた。各荷重とも、接合力の 最大となる作製温度は、大体1200Kから1400Kの範囲内に存在している。接合時の荷 重の変化は接合体の接合力に相関関係があまりみられない。なお、接合力の最高値は 1200K、荷重0.75kgi/mm²で2.2kgi/mm²であった。

図7.7に荷重0.26kg1/mm²で作製した接合体の引っ張り試験後の破断面を示す。破 断面の形状は作製時の温度によって異なり、1600K、及び、1500Kでは、破断はアル ミナ内部で生じているが、1400K以下では、破断は接合界面でも起き、温度が低下す るにつれ、接合面で破断する割合が増加していくことがわかる。しかしながら、各破 断面について光学顕微鏡で観察した結果、接合界面で破断した321鋼側の表面には、 アルミナが接触した痕跡がみられない平滑な清浄表面が存在していることがわかった。 このことは、接合体は接合面において、321鋼とアルミナの各表面がすべて接触し て接合していたわけではなく、接触した領域でのみ接合が生じ、さらに、接合体に破 断が生じる場合には、すべてアルミナ内部で起きることを示している。









7.3.3 接合界面の分析

図7.8に1500K、荷重0.75kgf/mm²で作製した接合体の接合面に垂直に行なった組 成分析結果を示す。AlとFeの強度が急激に変動する領域がアルミナと321鋼の接 合界面であり、この界面にTiのピークが観察される。したがって、接合界面にはTi の濃縮層が形成されていることがわかる。また、Cについてはアルミナ、321鋼、 及び、接合界面にわたって均一に分布しており、局所的な濃縮層は観察されなかった。 これは、EPMA測定時に生じた汚染に隠れているためであると考えられる。



図7.8 接合体の接合方向の面組成分布

7.4 考察

7.4.1 接合強度

1500K以上の温度で作製した接合体の破断は、アルミナ焼結体内部で起きているに もかかわらず、接合強度は2.2kgf/mm²以下であった。この値は、焼結体の破壊強度値 ⁸⁸⁾である20~27kgf/mm²の1/10以下である。この原因は、321鋼とアルミナの熱膨 脹率の差により生じた熱応力のためにアルミナ内部に亀裂や割れが入り、アルミナ自 体の破壊強度が劣化したためであると考えられる。作製時の温度が1400Kから1600K と高くなるにつれ、この熱応力が増大してアルミナ組織が破壊されていくためにアル ミナの破壊強度が低下していく。したがって、高温で作製した接合体の接合強度は、 アルミナと321鋼の界面における接合力ではなく、熱応力により劣化したアルミナ の破壊強度を示しているものと考えられる。

一方、1300K以下で作製した接合体については、接合時の温度が低下するにつれ、 321 鋼の接合面における表面層が塑性変形しにくくなり、アルミナの接合面に完全 接触する321 鋼表面の領域が減少するので、接合界面領域自体が小さくなり、接合 体の接合力が低下するものと考えられる。したがって、完全接触面積を考慮すれば、 接合力は実測値よりも高くなり、例えば、1300K、0.19kgf/nm²で作製した接合体の 接合強度は、6.0kgf/nm²となり、この値は接触面積を考慮しない場合の約3倍の値に まで増大する。このことは、1300K以下で接合体を作製する場合には、接合界面での 平滑性を向上させてアルミナと321 鋼が完全接触する面積を増加させることができ れば、その接合体の接合強度が増大可能であることを示唆している。

以上のことから、アルミナ/321 鋼の固相接合体を作製する場合には、作製時の 温度が高い場合には、321 鋼の接合面での塑性変形が容易になることで完全に接触 する面積が増加し、このために接合力が増加するが、さらに高温になると、熱膨張率 の差により熱応力が増大するので、アルミナの組織が劣化することにより接合強度が 低下する。したがって、1300K 前後の温度で接合力が最大となったのは、接合温度 上昇に伴う完全接触面積の増加による接合強度の増加と熱応力増大によるアルミナの 強度の低下との兼ね合いによるものであると考えられる。

7.4.2 接合機構

作製したアルミナと321 鋼の接合体の接合界面にはTiの濃縮層が形成している ことがEPMAにより観察された。第2章で示したように、アルミナを高周波マグネ トロンスパッタ法で蒸着した321 鋼を真空中で加熱すると、アルミナ皮膜と321 鋼の界面にTiCが析出することがわかった。このことから、接合体の場合にも、接 合界面に濃縮したTiはTiCとして存在しているものと考えられる。

接合界面へのTiCの析出機構は、第2章で示したアルミナ蒸着皮膜と321鋼の 界面にTiC析出する場合と同様である。析出したTiC層は成長していき、こうして 図7.9に示すように接合界面に存在する隙間を埋めていく。界面を充填し終わると、 さらに、アルミナ中に存在する空隙内へ成長していく。すなわち、321鋼側からア ルミナ側へと析出したTiC層が、アルミナに対して投錨作用を及ぼすものと考えら れる。また、析出したTiCはアルミナと反応して、Al-O-Tiという結合が形成さ れる。したがって、投錨作用とこの結合により接合構造が一層強化され、強固なアル ミナ/321鋼接合体が得られたものと考えられる。



図7.9 接合機構の模式図

7.5 結 言

真空中で加圧しながら加熱することでアルミナと321 鋼の固相接合体を作製する とともに、接合強度の測定と接合機構の検討を行なった。

(1) 1200K 以上で接合体を容易に作製することができ、その接合強度は1200Kから1400Kの範囲で最大となった。

(2) 接合体の接合界面をEPMAで分析したところ、界面にTiの濃縮層が観察された。 このTi層はTiCの析出層であると考えられる。

(3) 接合界面に析出したTiCが、アルミナ焼結体と321鋼とをつなぐ強固な糊と して作用することがわかった。

(4) TiC表面析出現象がアルミナと金属との固相接合にも応用可能であることが示 された。



現在、金属系材料の作動温度の限界を高めるためにセラミックスを被覆・接合した 金属・セラミックス複合化材料の開発が注目されている。この複合化材料はセラミッ クスの持つ優れた高温耐食性と金属の持つ強靭性の両者を兼ね備える高性能耐熱材料 となることができる。しかしながら、金属とセラミックスという異なる材料の同士の 接合を可能にするためには、それぞれの表面、あるいは、接合界面における改質法や 制御技術が重要となる。

本研究では、表面析出現象を制御して表面や界面を改質することにより、金属系材 料に対するセラミックスの被覆膜の密着性や固相接合の強度を高めることを試み、優 れた高温特性を持つ高性能複合化材料の開発をめざした。このことを主題として、そ の研究結果を第2章から第7章にわたって述べてきたが、それらを要約すれば下記の 通りである。

第1章は序論であって、本研究の着眼点について述べ、本論文の構成を示している。 高温材料の動向に着いて述べることにより、セラミックコーティングの必要性を示し た後、セラミックス・金属複合材料の問題点を取り上げ、この問題点解決に有望のキ イテクノロギーである表面析出現象についてその基礎を述べることにより、本研究の 位置付けを明らかにした。

第2章では、市販のステンレス鋼(SUS321とSUS304)上に高周波マグ ネトロンスパッタ法によりAl2O3膜を作製し、これを真空中で加熱急冷することで Al2O3膜の密着性を検討した。さらに、Al2O3膜とステンレス鋼の界面組成を分析 し、密着性に及ぼす因子を検討した。その結果、以下の結論が得られた。Al2O3膜 を蒸着したステンレス鋼を真空中で焼鈍すると、304鋼上のAl2O3膜は剥離した が、321鋼上のAl2O3膜は無傷であった。このことから321鋼上のAl2O3膜は、 304鋼上のAl2O3膜よりも密着性が優れていることが示された。Al2O3を蒸着し た321鋼を加熱後、深さ方向の組成分析と化学結合状態分析をAESとXPSを用 いて分析した。その結果、TiCがAl2O3膜と321鋼の界面、321鋼側の界面近 傍に析出し、さらにAl2O3膜内にも成長していた。析出したTiCはAl2O3膜に対 して、Al-O-Ti結合を形成し、投錨作用を及ぼし、さらに、界面近傍に応力緩和作 用のある傾斜組成層を形成したりすることにより、SUS321上のAl2O3膜の密 着性が向上したことがわかった。

第3章では、Tiをいずれも含有する2種類の鉄基合金(14Cと47C)上に高 周波マグネトロンスパッタ法によりAl₂O₃膜を作製し、これらを真空中で焼鈍する ことでAl₂O₃膜の密着性を析出物のAl₂O₃膜に及ぼす影響とその機構を調べた。そ の結果、以下の結論が得られた。47C上のAl₂O₃ 膜は剥離したが、14C上のA l₂O₃ 膜は健全であった。このことからTiCの表面析出する14C上のAl₂O₃膜は、 グラファイトの表面析出やSの表面偏析が起こる47C上のAl₂O₃ 膜よりも密着性 が優れていることが示された。TiCがAl₂O₃ 膜と14Cの界面、14C側の界面 近傍に析出し、さらにAl₂O₃ 膜内にも成長していることがわかった。14C上のA l₂O₃ 膜の密着性向上の機構は、析出したTiCによって生じる、Al-O-Ti結合、 找錨効果、及び、傾斜組成層による応力緩和の3点である。一方、47CとAl₂O₃ 膜の界面に析出するグラファイトは体積膨脹を伴うので、膜が破壊され、47CとA l₂O₃ 膜の界面に偏析するSはAl-O-Fe結合を破壊するので、膜が熱応力に敏感に なった。

第4章では、ステンレス鋼上に高周波マグネトロンスパッタ法により窒化物系セラ ミックスのSi₃N₄膜を作製し、これらを真空中で加熱冷却することでSi₃N₄膜の密 着性を調べた。さらに、Si₃N₄膜とステンレス鋼の界面組成を分析し、密着性に及 ぼす因子を検討した。その結果、以下の結論が得られた。Si₃N₄を蒸着したステン レス鋼を焼鈍した結果、304鋼上のSi₃N₄膜は剥離したが、321鋼上のSi₃N₄ 膜は健全であった。このことから、321鋼上のSi₃N₄膜は、304鋼上のSi₃N₄ 膜よりも密着性が優れていることがわかった。Si₃N₄を蒸着した321鋼を加熱後、 深さ方向の組成分析と化学結合状態分析を行なった結果、鋼内部から拡散してきたT iとCが、Si₃N₄膜とSUS321鋼基板との界面とその近傍にTiCとして析出し、 Si₃N₄ 膜内へ成長して過程で、一部のTiがSi₃N₄と反応してTiNが生成した。 このようなTiC析出がSi₃N₄膜に対して、結合継ぎ手となるTiNの反応層が形成 されたり、応力緩和の傾斜組成層を形成したりすることにより、321鋼上のSi₃N

第5章では、304鋼、321鋼、及び、TiCを表面析出させた321鋼の3種 類の基板の表面にTiC膜をイオンプレーティング法により作製した後、熱サイクル 試験によって、TiC膜の密着性を評価するとともに、膜の密着性に及ぼす基板と膜 との界面の組成分布の影響について検討した。熱サイクル試験の結果、TiC膜に生 じた割れの形状を評価することにより、膜の密着性は、その基板を、熱処理した32 1鋼、321鋼、304鋼とした順に優れていた。熱処理した321鋼とその表面に 作製したTiC膜との間には傾斜組成層が存在しており、この層が熱応力の緩和に寄 与していることが簡単なモデルを用いて示された。321鋼上にTiC膜を作製した 場合には、熱サイクル試験中に傾斜組成層が形成されるために層が厚くならず、した がって、TiC膜の密着性は、304鋼上の膜よりは優れたものになったが、熱処理 した321鋼上の膜よりも劣ったものになった。

第6章では、Ti⁺を含有しない304鋼と純鉄にTi⁺イオンを注入し、これらの 基板を真空中で加熱し表面の組成と元素の結合状態の変化をAESとXPSで観察す るとともに注入基板表面にTiC膜を作製してその密着性を評価した。注入基板を昇 温すると、まず、600K位でTiCが表面に析出し、純鉄では750K位から、304鋼 では1100K位からTiCが減少し、かわりにTiNがおおいはじめる。さらに昇温する とTiCが消失し、TiNが表面をおおってしまう。打ち込まれたTiは表面に拡散し て、注入時に巻き込まれたCや鋼中のNと結合して、TiCやTiNとなって表面をお おう。この時、TiCよりもTiNの方が熱力学的に安定であるために、1100K以上で はTiCは消失し、TiNが析出する。純鉄の方が304鋼よりも低温でTiNが析出 する理由は、オーステナイト組織の304鋼よりもフェライト組織の純鉄の方がCや Nの拡散速度が速いためである。微小硬度計による圧痕割れ試験の結果から、注入基 板に対してTiC膜の密着性が増加することが示された。

第7章では、Al₂O₃焼結体と321 鋼の固相接合体を作製するとともに、接合強 度の測定と接合機構の検討を行なった。1200K以上で接合体を容易に作製することが でき、その接合強度は1200Kから1400Kの範囲で最大となった。接合体の接合界面を EPMAで分析したところ、界面にTiの濃縮層が観察された。このTi層はTiCの 析出層であると考えられる。接合界面に321 鋼内部からTiCが析出し、さらにAl 2O₃内部へと侵入することによる投錨作用、及び、Al-O-Ti結合の形成により、固 相接合体を作製することができた。

第8章で本研究で得られた知見を総括する。

参考文献

1)腐食防食協会編:金属材料の高温酸化と高温腐食,丸善(1982)4. 2) W. Betz: Materials and Coatings to Resist High Temperature Corrosion, Appl. Sci. Publ. Ltd. (1978) 185. 3)田中良平:防食技術, 25(1976)233. 4) 中村一男:金属, 48 (1978) 13. 5) D. M. Mattox and J. E. McDonald: J. Appl. Phys., 34 (1963) 2493. 6) D. M. Mattox: Electrochem, Tech., 9 (1964) 295. 7) P. Benjamin and C. Weaver: Proc. Roy. Soc., A274 (1963) 267. 8) K. Kendall: J. Phys. D. 4 (1971) 1186. 9) C. Weaver and D. T. Parkinson: Phil. Mag., 22 (1970) 377. 10) P. Benjamin and C. Weaver: Proc. Roy. Soc., A261 (1961) 516. 11) 土佐正弘, 吉原一紘, 新居和嘉; 日本金属学会誌, 50(1986) 915. 12) L. J. Maissel and R. Glang ed., : Handbook of Thin Film Technology. McGraw-Hill (1970) 13) P. Benjamin and C. Weaver: Proc. Roy. Soc. 254A (1960) 163. 14) K. Kuwahara, H. Hirata and N. Umemoto: Adhesion Measurement of Thin Films. Thick Films and Bulk Coatings, 198, ed. K. L. Mittal, ASTM, 1978. 15) S. S. Chiang, D. B. Marshall and A. G. Evans: Surface and Interfaces in Ceramic and Ceramic-Metal Systems, Proc. the 17th Univ. Conf. in Ceramics. (1980) 603. 16) 土佐正弘, 吉原一紘, 新居和嘉; 表面科学, 5(1984) 136. 17) 高塩治男:表面科学,4(1983)2. 18) C. Econmos and W. D. Kingery: J. Amer. Ceram. Soc. 36 (1953) 229. 19) 高塩治男:日本金属学会会報,24(1985)113. 20) P. Wynblatt and R. C. Ku: Surface Sci., 65 (1977) 511 21) D. McLean: Grain Boundaies in Metals, Clarendon Press, Oxford (1957) 116 22) H. J. Grabke, W. Paulitschke, G. Tauber and H. Viefhaus: Surface Sci., 63 (1978) 31 23) R. H. Fowler and E. A. Guggenheim: Statistical Thermodynamics, Unv. Press. Cambridge (1956) 429

24) H. J. Grabke, H. Viefhaus und G. Tauber: Arch. Eisenhuttenw., 49 (1978) 391. 25) 吉原一紘, 倉橋正保, 新居和嘉: 日本金属学会誌, 43 (1979) 409. 26) O. Kubaschewski and C. B. Alkock: Metalugical Thermochemistry, 5th Ed., Pergamon Press (1979). 27) R. H. Stulen and R. Bastasz: J. Vac. Sci. Technol., 16 (1979) 940. 28) 吉原一紘, 新居和嘉:日本金属学会誌, 47(1983) 941. 29) 吉原一紘, 新居和嘉: 日本金属学会誌, 46 (1982) 963. 30) 吉原一紘, 新居和嘉:日本金属学会誌, 46(1982) 494. 31) Physical Electronics Industries Inc., Handbook of Auger Electron Spectroscopy, (1976) 47. 32) C. J. Powell, N. E. Erickson and T. N. Madely: J. Electron Spectr., 17 (1976) 361. 33) J. Drowart, G. Demaria, R. P. Burns and M. G. Inghram: J. Chem. Phys., 32 (1960) 1366. 34)神山雅英:薄膜ハンドブック、オーム社、(1983)176 35) C. C. Chang: Characterization of Solid Surfaces, Ed. by P. F. Kane and G. B. Larrabee, Plenum, New York (1974) 509. 36) I. H. Swisher: Trans. Met. Soc. AIME, 242 (1968) 2433. 37) Metals Reference Book, Ed. by C. J. Smith, 5th Ed., (1976) 860. 38) P. Moulin, A. M. Huntz and P. Lacomb: Acta Met., 27 (1979) 1431. 39) N. A. Stolwijk, M. van Gend and H. Bakker: Phil. Mag. A, 42 (1980) 783. 40) ゲー・ヴェ・サムソノフ: 遠藤啓一訳. 最新酸化物便覧. 日ソ通信社. (1979) 126 41) 長谷川正義:ステンレス鋼便覧,日刊工業新聞社,(1976) 211 42) K. L. Chopra: J. Appl. Phys., 37 (1966) 3405. 43) T. A. Mantyla, P. J. M. Vuoristro, A. K. Telama and P. O. Keltunen: Thin Solid Films. 126 (1985) 43. 44) M. Yoshitake, M. Tosa and K. Yoshihara: Thin Solid Films, 172 (1989) 35. 45) E. D. Whitney: Powder Metall, Inter., 10 (1978) 16. 46)池田雄二,土佐正弘,木村隆,吉原一紘,新居和嘉:日本金属学会誌, 51 (1987) 839 47) Metals Handbook, 1948 Ed., ASM (1948) 1255. 48) S. Mrowec: Deffects and Diffusion in Solids, Elsevier Sci. Pub. Co., (1980) 400

49)日本金属学会編:金属データブック改定2版,丸善(1984)26 50) 浜野建也編:ファインセラミックスハンドブック,朝倉書店,(1984) 554. 51) R. F. Bunshsh and A. C. Raghuram: J. Vac. Sci. Tech. 9 (1972) 1385. 52) R. F. Bunshsh and A. C. Raghuram: J. Vac. Sci. Tech., 9 (1972) 1389. 53) 武井厚, 小泉裕, 新居和嘉, 山崎道夫: 防食技術, 31 (1982) 208 54) データブック高融点化合物便覧, 日ソ通信社, (1977) 211. 55) D. L. Douglass: J. Less Com. Metals, 5 (1963) 151. 56) J. L. Vossen, J. J. O' Neill, Jr., O. R. Mesker and J. A. James: J. Vac. Sci. Tech. 14 (1977) 85. 57) 斎藤一男:表面, 22(1984) 361. 58) 岩木正哉, 吉田清太; 表面科学, 2(1981) 212. 59) C. R. Brundle, J. J. Chuang and K. Wandelt: Surface Sci., 68 (1977) 459 60) G. J. Coyle, T. Tsang and I. Adler: Surface Sci., 112 (1981) 197 61) 今井勇之進, 增本量:日本金属学会会報, 1(1962) 411. 62) 黑沢文夫, 田口勇, 谷野満, 松本龍太郎: 日本金属学会試, 45(1981) 63. 63) R. B. McLellan, et al. : Trans. AIME, 233 (1965) 1938. 64) R. P. Agarwala, M. C. Naik, M. S. Anand and A. R. Paul: J. Nucl. Mater., 36 (1970) 41. 65) R. K. Wild: Corr. Sci., 14 (1974) 575. 66) J. T. Klomp: Amer. Ceram. Soc. Bull., 51 (1972) 683. 67) S. Morozumi, M. Kikuchi and T. Nishino: J. Mater. Sci., 16 (1981) 2137. 68) 浜野建也編:ファインセラミックスハンドブック, 朝倉書店, (1984) 259

発表論文題目

第2章

※表面析出現象を利用したステンレス	、鋼上のアルミナコーティング膜の密着性の改善
日本金属学会誌第50巻第10号915頁	に掲載
第3章	
≫Effect of Precipitation of Tita	nium Carbide on Adherence of Alumina Film
on Steels	
Thin Solid Films第177巻107頁に推	引載
第4章	
≫lmprovement of Adhesion of Cera	mic Films
Proceedings of Surface Engineer	ing International Conference 379頁に掲載
第5章	
※SUS304, SUS321ステンレス鋼表面に	蒸着したTiC膜の密着性
表面科学第5巻第2号42頁に掲載	
第6章	
※Ti*イオン注入したSUS304ステンレ	ス鋼と純鉄におけるTiCとTiNの析出挙動
日本金属学会誌第49卷第11号988頁	に掲載
※Tiイオン注入した純鉄および鉄基	合金表面の微細構造と炭化チタンコーティング
膜との密着性	
日本金属学会誌第53巻第4号393頁に	揭載
第7章	
≪Solid State bonding of Al₂O₃ and	d SUS321 Stainless Steel Using the Surface
Precipitation Behavior of TiC	
Proceedings of the MRS internati	ional Meeting on Advanced Materials
第8巻171頁に掲載	
※炭化チタンの表面析出現象を利用し	たアルミナとSUS321ステンレス鋼の固相接合
表面科学第8巻第4号254頁に掲載	

謝 辞

本研究をとりまとめるにあたり、御多忙中の中、懇切丁寧なる御指導をいただいた、 京都大学工学部小野勝敏教授に心から感謝の意を表します。

さらに、本論文作製に関して貴重な御教示を賜わった京都大学工学部小岩昌宏教授、 ならびに村上正紀教授に深謝の意を表します。

本論文をまとめるにあたり、あたたかい御助言を賜わった京都大学工学部近藤良夫 名誉教授に深くお礼申し上げます。

本論文の一連の研究は科学技術庁金属材料技術研究所において遂行したものであり、 とりまとめの機会をいただき、温かい御助言と御鞭撻をいただいた所長新居和嘉博士 に謹んで感謝の意を表します。

本研究の遂行期間中の直属の上司であった研究部長吉原一紘博士には絶えず御指導、 御教示を頂きました。ここに、厚くお礼を申し上げます。

また、多くの御助言、及び、御援助をいただいた研究室長池田雄二博士、研究室長 武井厚博士、研究室長斉藤一男博士、および、吉武道子研究員の各位に心よりお礼を 申し上げます。